KUANTUM GİRİŞİMİ YOLUYLA KRİPTON GAZI ORTAMINDA 100 nm (XUV) ALTINDA UYUMCUL IŞIK ÜRETİMİ İÇİN DENEYSEL MODELLEME

HATİCE TÜZÜ

MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

> FİZİK ANA BİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS TEZİ

MERSİN ARALIK-2007

KUANTUM GİRİŞİMİ YOLUYLA KRİPTON GAZI ORTAMINDA 100 nm (XUV) ALTINDA UYUMCUL IŞIK ÜRETİMİ İÇİN DENEYSEL MODELLEME

HATICE TÜZÜ

Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

> Fizik Ana Bilim Dalı

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr İbrahim KÜÇÜKKARA

> MERSİN Aralık - 2007

Bu tezin gerek bilimsel içerik, gerekse elde edilen sonuçlar açısından tüm gerekleri sağladığı kanaatine ulaşan ve aşağıda imzaları bulunan biz jüri üyeleri, sunulan tezi oy birliği ile Yüksek Lisans Tezi olarak kabul ediyoruz.

Tez Danışmanı

Yrd. Doç. Dr. İbrahim KÜÇÜKKARA

Jüri Üyesi

Jüri Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Serbülent YILDIRIM

Doç. Dr. Murat GİZİR

Prof. Dr. Mahir TURHAN

Enstitü Müdürü

Not: Bu tezde kullanılan özgün bilgiler, şekil, çizelge ve fotoğraflardan kaynak göstermeden alıntı yapmak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine tabidir.

Frekans yükseltgenmesi süreci, dört dalga karışımında (FWM) kuantum girişimi yoluyla, Kripton gazı ortamında elektromagnetik etkili geçirgenlik (EIT) yoluyla şiddetli mor ötesi (XUV) bölgesinde (100nm-50nm) özellikle 85 nm dalgaboyunda gerçekleştirilmektedir. EIT işleminde atom üzerine güçlü laser alanı gönderilir ve kuantum girişimi yoluyla ilgili enerji seviyeleri için geçirgenlik elde edilir. Temel amaç üretilen XUV ışığının ortam tarafından soğurulmasını engelleyerek, üretilen enerjide çevirim verimliliğinin artmasıdır.

Tez çalışmasında EIT işlemi için toplam frekans şeması kullanılmıştır. 212.5 nm çift –foton pompa alanı $4p^{61}S_0$ taban seviyesi ve $4p^55p[0,1/2]_0$ uyarılmış seviye için rezonansdır. 423.8 nm çiftlenim alanı $4p^55p[0,1/2]_0$ uyarılmış seviye ve $17s^0[1/2]_1$ otoiyonizasyon seviyesi için rezonansdır. Otoiyonizasyon seviyesinden taban seviyeye geçişte XUV bölgesinde 85nm dala boyunda ışık üretilmektedir.

Tezde Mathematica adlı programda EIT olayının simülasyonu incelenerek bazı değişkenler (ortamın uzunluğu (z), basınç, pompa alanı, Doppler frekansı ve Rabi frekansı) değiştirilerek üretilen XUV ışık için sonuçlar elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar incelenerek, grafiklerle ilgili yorumlar yapılmıştır.

Anahtar kelimeler: Elektromagnetik etkili geçirgenlik (EIT), şiddetli mor ötesi bölgesi (XUV), otoiyonizasyon seviyesi, çevirim verimliliğinin, uyumcul ışık

ABSTRACT

Frequency up- conversion process was created in resonant Four- Wave Mixing scheme by quantum interference in Krypton gas medium, in the Extreme Ultra- Violet (XUV) (100nm- 50nm) especially at 85 nm wavelength region , by Electromagnetically Induced Transparency (EIT) . In the EIT process, however, transparency for linked energy levels is obtained by applying a strong resonant laser field to an atom and using quantum interference effect. One of the main goal increased the conversion efficiency by preventing reabsorption of produced XUV light by the medium.

In thesis sum frequency schema is used for EIT process. The pump field at 212 nm was in two-photon resonance whit $4p^{6}S_0$ ground state to $4p^55p[0,1/2]_0$ excited state. The coupling field was at 423 nm and was resonant with $4p^55p[0,1/2]_0$ to the auto ionising state $17s^0[1/2]_1$ the generated radiation in the region of XUV was at 85 nm transition from the auto ionising state to the ground state.

In this thesis result graphics for produced XUV light are obtained by examining EIT process simulation and changing some variables (interaction medium length (z), pressure, pump field, Doppler frequency and Rabi frequency) in computer programme Mathematica. The most efficient values are determined, and comments are made about the graphics.

Key words: Electomagnetically Induced Transparency (EIT), auto ionising state, Extreme Ultra- Violet region (XUV), conversion efficiency, coherent light

TEŞEKKÜR

Tezimin hazırlanması süresince bilgi, görüş, önerileriyle desteğini benden esirgemeyen tez danışmanım Sayın Yrd. Doç. Dr. İbrahim Küçükkara'ya, Fizik Bölümü Öğretim Elemanlarına, arkadaşlarıma, maddi manevi her konuda beni destekleyen ve yanımda olan değerli aileme, arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ayrıca çalışmalarıma maddi destek sağlayan Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar Proje Birimine katkılarından dolayı teşekkür ederim.

İÇİNDEKİLER

Sayfa
ÖZi
ABSRTACTii
TEŞEKKÜRiii
İÇİNDEKİLERiv
ŞEKİLLER DİZİNİvi
1.GİRİŞ1
2. KAYNAK ARAŞTIRMALARI3
2.1. EIT'nin GÖZLENMESİ
3.MATERYAL VE METOD10
3.1.ATOM LASER ETKİLEŞMESİ10
3.1.1. Normal Işık Kaynaklı Uyarılmalar10
3.1.2. Laser Işığı Etkili Uyarılmalar11
3.2.UYUMCUL UYARILMA ve ETKİLERİ15
3.2.1. Uyumcul Işık Kaynağının Özellikleri16
3.3.KUANTUM GİRİŞİMİ16
3.4. OTOİYONİZASYON LİMİTİ17
3.5. RABİ SALINIMI ve AUTLER-TOWNES YARILMASI18
3.6. IŞIĞIN KUTUPLANMASI20
3.7.EIT MODELİ 22
3.7.1. EIT Nasıl Çalışır ?24
3.7.2 Otoiyonizasyon Bölgede Dört Dalga Karışımı (FWM)25

3.8.EIT'nin SAYISAL ANALİZİ	26
3.8.1.Yoğunluk Matrisi İle Alınganlık Arasındaki İlişki	30
3.8.2.Uyumculluğu Bozan Etkiler	31
3.8.3.Faz Çakışması Yolu ile Üretilen Yoğunluğun Hesaplanması	32
4. BULGULAR VE TARTIŞMA	34
4.1.ETKİLEŞİM SİMÜLASYONUNUN TANIMI VE AMACI	34
4.2.ETKİLEŞİMDE KULLANILAN DEĞİŞKENLER	35
4.2.1.Doppler Frekansının Hesaplanması	35
4.2.2.Rabi Frekansının Hesaplanması	
4.2.3.Birim Hacimdeki Molekül Sayısının (NL) Hesaplanması	
4.2.4.Çiftlenim ve Pompa Alanı	40
4.3.DENEY DEĞİŞKENLERİNİ KULLANARAK ELDE EDİLEN	
SONUÇLAR	41
4.3.1.Basınç Değişimi Sonucu Elde Edilen Sonuçlar	41
4.3.2. Pompa Enerjisi Değişimi	48
4.3.3. Ortamın Uzunluğunun (z) Değişimi	52
4.3.4.Rabi Frekansının Doppler Ortalamasına Bağlı Değişimi	59
5. SONUÇLAR ve ÖNERİLER	65
KAYNAKLAR	69
ÖZGEÇMİŞ	71

ŞEKİL DİZİNİ

SEKIL SAYFA
Şekil 2.1. Sodyum atomu için enerji diyagramı
Şekil 2.2. Stronsiyum atomunun enerji seviyelerinin gösterimi4
Şekil 2.3. Geçirgenliğin araştırma laserinin sapmasına bağlı değişimi5
Şekil 2.4. Çinko atomunun enerji seviyeleri
Şekil 2.5. Soğurma tesir kesitinin frekansa bağlı değişimi7
Şekil 2.6. XUV yoğunluğu ve Foto-iyon sinyalinin Rabi frekansı 1.4cm ⁻¹ ,
2.8cm ⁻¹ , 4.7 cm ⁻¹ değerleri için 2s-1s arsındaki sapmaya bağlı
değişimleri8
Şekil 2.7. XUV yoğunluğu ve Foto-iyon sinyalinin Rabi frekansı 1.2cm ⁻¹ ,
2.4cm ⁻¹ , 4.5 cm ⁻¹ değerleri için 2s-1s arsındaki sapmaya bağlı
değişimleri9
Şekil 3.1. Einstein katsayılarının gösterildiği iki enerji seviyeli kuantum
modeli10
Şekil 3.2. Laser ışının yön açısı12
Şekil 3.3 Işığın Δx uzunluklu soğurucu ortamdan geçişi13
Şekil 3.4. Kullanılabilir uyumcul kaynakların dalga boyları15
Şekil 3.5. Kesikli ve sürekli bölgede girişim17
Şekil 3.6. Sürekli bölgeye ışımasız geçiş17
Şekil 3.7. Uyumcul ışık karşısında ve uyumcul olmayan ışık karşısında
atomun elektron nüfusunun zaman karşı
değişimi19
Şekil 3.8. Autler- Townes yarılması19
Şekil 3.9. EIT sürecinde lambda şeması22
Şekil 3.10 Uyumcul nüfus tuzaklanmasının atomik seviyelerde gösterimi23
Şekil 3.11. Üç enerji seviyeli cascade şeması23
Şekil 3.12. İyonizasyon limitinin üzerinde gerçekleşen geçirgenlik24
Şekil 3.13. Sürekli bölgede geçirgenlik24
Şekil 3.14. FWM de toplam –frekans karışımı şeması25
Şekil 3.15. XUV de tek renkli ve uyumcul ışığa karşı atomun gösterdiği
tepki26

Şekil 4.1. Kripton gazı için XUV ışıma şeması
Şekil 4.2. Laser ışığının odaklanması
Şekil 4.3. Basınç $20 \times 10^{-3}, 10 \times 10^{-3}, 2 \times 10^{-3}, 0.5 \times 10^{-3}, 0.1 \times 10^{-3}$ bar iken
Doppler ortalaması kullanılarak elde edilen enerji yoğunluğu 41
Şekil 4.4. Basınç $20 \times 10^{-3}, 10 \times 10^{-3}, 2 \times 10^{-3}, 0.5 \times 10^{-3}, 0.1 \times 10^{-3}$ bar iken
Doppler ortalaması kullanılmadan elde edilen enerji yoğunluğu42
Şekil 4.5. Basınç 10×10^{-3} , 8×10^{-3} , 6×10^{-3} , 4×10^{-3} , 1×10^{-3} bar iken Doppler
ortalaması kullanılarak elde edilen enerji yoğunluğu43
Şekil 4.6. Basınç 10×10^{-3} , 8×10^{-3} , 6×10^{-3} , 4×10^{-3} , 1×10^{-3} bar iken Doppler
ortalaması kullanılmadan elde edilen enerji yoğunluğu44
Şekil 4.7. Basınç $30 \times 10^{-3}, 3 \times 10^{-3}, 0.3 \times 10^{-3}, 0.03 \times 10^{-3}$ bar iken Doppler
ortalaması kullanılarak elde edilen enerji yoğunluğu44
Şekil 4.8 Basınç $30 \times 10^{-3}, 3 \times 10^{-3}, 0.3 \times 10^{-3}, 0.03 \times 10^{-3}$ bar iken Doppler
ortalaması kullanılmadan elde edilen enerji yoğunluğu45
Şekil 4.9. Basınç $30 \times 10^{-3}, 40 \times 10^{-3}, 50 \times 10^{-3}, 60 \times 10^{-3}, 70 \times 10^{-3}, 80 \times 10^{-3}$
bar iken Doppler ortalaması kullanılarak elde edilen enerji
yoğunluğu46
$\text{Sekil4.10. Basing } 30 \times 10^{-3}, 40 \times 10^{-3}, 50 \times 10^{-3}, 60 \times 10^{-3}, 70 \times 10^{-3}, 80 \times 10^{-3} \text{ bar}$
iken Doppler ortalaması kullanılmadan elde edilen enerji
yoğunluğu46
$\text{Sekil 4.11.} Basing 300 \times 10^{-3}, 500 \times 10^{-3}, 700 \times 10^{-3}, 800 \times 10^{-3}, 900 \times 10^{-3}, 1000 \times 10^{-3}$
bar iken Doppler ortalaması kullanılarak elde edilen enerji
yoğunluğu47
$\text{Sekil 4.12.} Basing 300 \times 10^{-3}, 500 \times 10^{-3}, 700 \times 10^{-3}, 800 \times 10^{-3}, 900 \times 10^{-3}, 1000 \times 10^{-3}$
bar iken doppler ortalaması kullanılmadan elde edilen enerji
yoğunluğu47
Şekil 4.13. UV enerji 100×10^{-6} J olarak alınınca Doppler ortalaması
kullanılarak elde edilen enerji yoğunluğu48
Şekil 4.14. UV enerji 100×10^{-6} J olarak alınınca Doppler ortalaması
olmadan elde edilen enerji yoğunluğu49

Şekil 4.15. UV enerji 100×10^{-5} J olarak alınınca Doppler ortalaması
kullanılarak elde edilen enerji yoğunluğu49
Şekil 4.16. UV enerji 100×10^{-5} J olarak alınınca Doppler ortalaması
kullanılmadan elde edilen enerji yoğunluğu50
Şekil 4.17. UV enerji 200×10^{-7} J olarak alınınca Doppler ortalaması
kullanılarak elde edilen enerji yoğunluğu51
Şekil 4.18. UV enerji 200×10^{-7} J olarak alınınca Doppler ortalaması
kullanılmadan elde edilen enerji yoğunluğu51
Şekil 4.19. UV enerji 200×10^{-7} J iken basıncın, ayar enerjisinin, enerji
yoğunluğunun değişimi52
Şekil 4.20. z=0.05 değeri için basınç 30×10^{-3} bar değerinde üretilen enerji
Şekil 4.21. z=0.05m değeri için basınç 0.003×10^{-3} bar değerinde üretilen
enerji53
Şekil 4.22. z=0.002 m değeri için basınç 30×10^{-3} bar değerinde üretilen
enerji54
Şekil 4.23. z=0.002 m değeri için basınç 0.003×10^{-3} bar değerinde üretilen
enerji55
Şekil 4.24. z=0.0005 m değeri için basınç 30×10^{-3} bar değerinde üretilen
enerji55
Şekil 4.25. z=0.0005 m değeri için basınç 0.003×10^{-3} bar değerinde üretilen
enerji56
Şekil 4.26. $z=1$ m değeri için basınç 30×10^{-3} bar değerinde üretilen enerji
Şekil 4.27. $z=1$ m değeri için basınç 0.003×10^{-3} bar değerinde üretilen
enerji57
Şekil 4.28. $z=250\times10^{-3} \text{ m}$, $300\times10^{-3} \text{ m}$, $400\times10^{-3} \text{ m}$, $500\times10^{-3} \text{ m}$,
600×10^{-3} m , 700×10^{-3} m değerleri için Doppler kaymaları
ortalaması olmadan elde edilen enerji yoğunluğu

Şekil 4.29. $z=250\times10^{-3}$ m, 300×10^{-3} m, 400×10^{-3} m, 500×10^{-3} m,
600×10^{-3} m , 700×10^{-3} m değerleri için Doppler kaymaları
ortalaması kullanılarak elde edilen enerji yoğunluğu59
Şekil 4.30. n= 0.3 için soğurma60
Şekil 4.31. n= 0.6 için soğurma60
Şekil 4.32. n= 1.2 için soğurma61
Şekil 4.33. n= 2.4 için soğurma61
Şekil 4.34. n= 4.8 için soğurma61
Şekil 4.35. n= 9.6 için soğurma62
Şekil 4.36. n=0.6 için yayılma62
Şekil 4.37. n=1.2 için yayılma63
Şekil 4.38. n=2.4 için yayılma63
Şekil 4.39. n=4.8 için yayılma64
Şekil 4.40. n=9.6 için yayılma

1. GİRİŞ

Atomların uyumcul uyarılmaları ilk laser ışığının keşfiyle 1960 yıllarına dayanmaktadır. Kuantum girişimi etkisinde gaz ortamında frekans yükseltgenmesi deneysel olarak 1990 yıllarında ortaya çıkmıştır. Gaz ortamında dört dalga karışımı olayını (FWM) gerçekleştirirken aynı zamanda kuantum girişimi temelinde EIT olayından faydalanılarak 100 nm altında ışığın ortam atomlarının rezonans frekanstaki enerji seviyeleri tarafından soğurulması engellenir ve böylece çevirim verimliliği arttırılır.

Ortam atomlarının EIT yoluyla üretim frekansında geçirgen hale getirilmesi yalnızca bilinen laser işlemleri yoluyla üretilmeyen frekanstaki uyumcul ışığın üretilmesini sağlamaktadır. Uyumcul ışığın üretilmesi ancak ışığın; çok dar bant genişliğine sahip olması, uyumcul olması, şiddetli olması sayesinde gözlenmektedir.

Laser ışık kaynaklarının en önemli özelliği belirgin dalga boyların da ışın yapabilmeleridir. Belirgin dalga boyu, ışığın bant genişliğidir. Işığı oluşturan frekans dağılımının çok dar olması anlamına gelmektedir.

Klasik laser işlemleriyle elde edilmesi zor olan frekans bölgelerinde (otoiyonizasyon bölgesi) laser ışığı elde etme işlemi son yıllarda çizgisel olamayan optik kristaller sayesinde frekans dönüştürme fikrine dayalı olarak yapılmaktadır. Fakat tüm katı kristaller 200nm altında işlevselliğini kaybetmekte ve üretilen ışığı soğurmaktadır. Bu nedenle bu işlem gaz ortamında yapılmaktadır. Fakat bu işlemde ışığın üretildiği ortamı oluşturan gaz atomlarının enerji düzeylerinden biri üretilen ışığın rezonans frekansında olması gerektiğinden elde edilen dönüşüm verimliliği oldukça azalmaktadır. Bu sorunu çözmek için kaynak frekansı rezonans frekansından bir miktar saptırılarak kullanılmaktadır.

Tez çalışmasında uyumcul uyarılma yoluyla kuantum girişimi temeline dayanan Elektromanyetik Geçirgenlik (EIT) etkisi ile Kripton gazı içerisinde bilgisayar simülasyonunda elde edilmesi güç olan 100 nm dalga boyunun altında uyumcul ışık elde etme amaçlanmıştır. Kuantum girişim etkisi çoklu elektron atomik sistemlerde birinci iyonlaşma enerjisinin üstünde belli seviyelerde doğal olarak gözlenir. Kesikli seviyelerin üstündeki bu bölge sürekli bölgedir. Bu bölge otoiyonizasyon bölgesi olarak adlandırılmaktadır. 100 nm altında ışık elde etmek için otoiyonizasyon limitinin üstünde çalışılmaktadır. Çünkü bu bölgede elde edilecek ışık güçlü bir ışıktır.

Tez çalışmasında kaynak araştırması bölümünde laserin keşfinden sonra iyonizasyon limiti üzerinde yapılan çalışmalar açıklanmıştır. Stronsiyum atomu Çinko atomu üzerinde yapılan deney sonuçları üzerinde durulmuştur. EIT yoluyla elde edilen uyumcul ışığın deneyde kullanılan parametreler yoluyla çevirim verimliliğinin artışı incelenmiştir.

Meteryal ve metot bölümünde ise kullanılabilir laser kaynağı elde etmek için kullanılması gereken yöntemlerden bahsedilmiştir. Laser ışığının özellikleri üzerinde durulmuş iyonizasyon limitinin üzerinde EIT olayının nasıl gerçekleştirileceği açıklanmıştır. Rabi frekansı ve önemi açıklanmıştır. İyonizasyon limitinin üstünde kullanılan EIT modeli, yoğunluk matrisi ile alınganlık arası ilişki açıklanmıştır. Uyumcul ışık üretiminde uyumculuğu bozan etkiler sıralanmıştır.

Bulgular ve tartışma bölümünde ise etkileşim simülasyonun tanımı ve kullanılan XUV şeması açıklanmıştır. Etkileşimde kullanılan deney değişkenleri (basınç, pompa enerjisi, ortamın uzunluğu) tek tek açıklanmış hesaplamaları yapılmıştır. Deneyde değişkenler kullanılarak grafikler elde edilmiş ve açıklamaları yapılmıştır. Geçirgenliği elde etmek için gerekli olan Rabi frekansının Doppler frekansını yenecek büyüklükte olma şartı grafiklerle açıklanmıştır.

Sonuçlar ve öneriler bölümünde ise dördüncü bölümde elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Üretilen ışığın ortam atomları tarafından soğurulmasını engelleyen değişkenlerin değerleri belirtilmiştir ve daha sonraki çalışmalarda yapılması gerekenler önerilmiştir.

2

2. KAYNAK ARAŞTIRMALARI

2.1 EIT'nin GÖZLENMESİ

Albert ve Zoller 1973 de lineer olmayan optiğe karşı sistemin gösterdiği yarı klasik yaklasımı geliştirmişlerdir [1]. 1976 yılında Gerardo Alzetta ve arkadaşları EIT'nin özü olan uyumcul nüfus tuzaklanmasını keşfetmişlerdir [2]. Labropoulos ve güçlü laser alanında otoiyonizasyon bölgesinin arkadaşları davranışını Labropoulos ve arkadaşları çiftlenim alanının Rabi frekansı incelemişlerdir. otoiyonizasyon genisliğini yenecek güçte olursa soğurma profilinde önemli olduğunu görmüşlerdir deneylerinde değişmeler ve Sodyum atomunu kullanmışlardır.



Şekil 2.1. Sodyum atomu için enerji diyagramı [1]

1986 da Olga Kocharovskaya ve Yakov Khanin farklı frekansta iki tek renkli laser kullanarak EIT'yi tanımlamışlardır [1] 1988 de Yakov Khanin, Olga Kocharovskaya ve Stephen E. Harris üçlü laser sistemini nüfus tuzaklanması olmaksızın uygulamışlardır [1]. 2001 de Nakajima otoiyonizasyon bölgesinde lineer ve lineer olmayan özellikler için yarı klasik modeli ve sistemin dört dalga karışımını tanımlamıştır.

K. J. Boller, A. Imamoğlu ve S. E. Harris optik olarak ince ortamı geçirgen hale getirmek için kullanılan deneysel tekniği ortaya çıkarmışlardır [3]. Kullanılan teknik de iki alanın yıkıcı girişimi sonucu geçirgenlik elde edilmiştir. Stronsiyum atomunda iyonizasyon geçişlerinin geçirgenliği çiftlenim alanının varlığında $e^{-1\pm0.1}$ iken çiftlenim alanı olmadığında $e^{-20\pm1}$ e değişmektedir.

K. J. Boller, A. Imamoğlu ve S. E. Harris çalışmalarında rezonans frekansta saydam olmayan optik geçişlerin nasıl geçirgen hale getirildiğini açıklamışlardır. geçirgenliğin gerçekleştirilebilmesi için $|2\rangle$ ve $|3\rangle$ enerji seviyeleri arasına çiftlenim alanı uygulanmaktadır. Eğer bu çiftlenim alanı $|1\rangle$ ve $|2\rangle$ geçişlerinin homojen olmayan genişliğinden büyükse ortam geçirgen hale gelmektedir.



Şekil 2.2. Stronsiyum atomunun enerji seviyelerinin gösterimi [3]

Stronsiyum atomunda 3.5 ns de 0.1 mJ enerjiye sahip 337.1 nm lik pompa laser alanı $5s5p^1P_1$ ve $4d5d^1D_2$ enerji seviyelerine uygulanmaktadır. Üst seviyelerin otoiyonizasyondan dolayı çöküşü ve ölçülen 1.2 cm⁻¹ genişliği otoiyonizasyon zamanı olan 4.4 ps ile uyuşmaktadır. Taban seviyeye uygulanan 460.7 nm lik puls enerjisi ile taban seviyedeki atomlar $5s5p^1P_1$ enerji seviyesine nüfuslandırılmıştır. Taban seviyedeki $(5s^2 1S_0)$ kullanılan atom yoğunluğu 5×10^{15} atom /cm³ ve puls enerji yoğunluğu 10mJ/cm² kullanılarak $5s5p^1P_1$ enerji seviyesinin nüfus yoğunluğu 1×10^{14} atom/cm³ olarak elde edilir.

Bütün laser ışınları 10cm uzunluğundaki Sr borusu buhar bölgesine gönderilmektedir. Çiftlenim ve pompa alanlarının Sr hücresinde düzgün bir şekilde üst üste binmesi için laser ışınlarının çapı 3mm ve 0.2 mm olması gerekmektedir.

 $|1\rangle$ enerji seviyesindeki Sr atom yoğunluğu pompa alanıyla çiftlenim alanı ve araştırma alanı arasındaki fark gecikmelerle kontrol edilmektedir.



Şekil 2. 3. Geçirgenliğin araştırma laserinin sapmasına bağlı değişimi [3]

Şekil 2.3 de ilk şekil geçirgenliğin araştırma alanının fonksiyonu olduğu görülmektedir. Burada $\Omega_{23} = 0$ dır. Bu durumda ortam merkezde geçirgenlik sıfırdır. İkinci şekilde ise $\Omega_{23} = 1.3 cm^{-1}$ dir.

1990 yılında K. H. Hahn, D. A. King ve S. E. Harris Çinko (Zn) atomunda EIT olayını gözlemlemişlerdir [4]. Çinko atomunda iyonizasyon potansiyelinin üstünde iki enerji seviyesi bulunmaktadır. Bu seviyeler güçlü yıkıcı girişim göstermekte ve soğurma ortamında ortamın kırılma indisinin katkısını azaltmaktadır. Çalışmalarında hangi seviyeyi kullanarak daha iyi toplam–frekans üretileceğini araştırmışlardır. Harris, Field, Imamoğlu ve onları takip eden araştırmacılar Hakuta Marmet ve Stoicheff'in amaçları karışık yarı kararlı seviyelere uygulanan elektromanyetik alan sayesinde ideal durum olan sıfır kayıp, kırılma indisinin sıfır katkısı ve lineer olmayan durumda yapıcı girişimi yaratmaktı fakat bunda başarılı olamadılar [5].



Şekil 2.4. Çinko atomunun enerji seviyeleri [5]

Şekil 2.4 de Çinko atomunun enerji seviyeleri görülmektedir. Girişim enerji seviyeleri $3d^9 4s^2 4p^1P_1^0$ ve $3d^9 4s^2 4p^3D_1^0$ dir. Bu iki enerji seviyeleri arasına ayarlanabilir çiftlenim alanı uygulanmaktadır. Soğurma tesir kesitinin frekansa bağlı grafiği oluşturulduğunda soğurma penceresinin 95370 cm⁻¹ seviyesinde olduğu gözlenmiştir.



Şekil 2. 5. Soğurma tesir kesitinin frekansa bağlı değişimi [5]

Bu soğurma penceresinin gözlenebilmesi için eşit büyüklükte ve zıt işaretli iki seviyenin frekanslarının girişimi gerekmektedir. Girişim sayesinde soğurma azalmaktadır. Araştırmacıların yaptıkları deneyin amacı lineer olmayan atom yoğunluğunun soğurma penceresindeki davranışını incelemektir. Bunu yapabilmek için $\omega_a = \omega_b$ olan laser frekansı üçlü orta seviyenin $3d^{10}4s4d^3D_2$ seviyesine ayarlanmaktadır. Daha sonra rezonans iki-foton $3d^{10}4s4d^1D_2$ seviyesine ayarlanmaktadır.

Her iki deneyde de ω_c laser frekansı soğurma penceresini geçecek şekilde ayarlanmaktadır. Laserler 200mm yarıçapında 50cm mercekli sıcak buhar borusuna odaklanmaktadır. Deneyde Çinko buhar yoğunluğu 10cm uzunluklu bölgede 5×10^{16} cm⁻³ olarak ölçülmüştür. Üçlü enerji seviyesinde 0.3mJ enerji kullanılarak 104.8 nm lik enerji elde edilmiştir. Çevirim verimliliği ise 3×10^{-7} olarak elde edilmiştir.

1996 da G.Z.Zhang, D. W. Tokaryk , B. P. Stoicheff ve K. Hakuta atomik Hidrojende EIT yoluyla np-1s (n=4,8) geçişlerinde 97.3-92.6 nm bölgesinde XUV ışını elde edebilmek için toplam-frekans üretimini kullanmışlardır [6]. Işını Balmer dalga boyunda laser ışınlarıyla np ve 2s seviyelerinin güçlü çiftlenimi ile üretilmiştir. Aynı anda 2s ve 1s seviyeleri rezonans iki –foton ışınıyla 243 nm de laser ışınıyla çiftlenmiştir. Deneylerde NL' nin artmasıyla ve azalmasıyla EIT yoluyla XUV ' nin nasıl değiştiği incelenmektedir. İlk başta düşük NL değeri için (10¹³- 10¹⁴cm⁻²) XUV ışınının elde edilmesi incelenmiştir.

Rabi frekansı 1.4cm⁻¹, 2.8cm⁻¹,4.7 cm⁻¹ olarak değiştirilip XUV yoğunlukları grafikleri elde edilmiştir. Bu grafiklerin elde edilebilmesi için 4p ve 2s enerji seviyelerine 486 nm dalga boyunda laser ışını uygulanmıştır.



Şekil 2.6. XUV yoğunluğu ve Foto-iyon sinyalinin Rabi frekansı 1.4cm⁻¹, 2.8cm⁻¹, 4.7 cm⁻¹ değerleri için 2s-1s arsındaki sapmaya bağlı değişimleri [6]

Rabi frekansının artmasıyla fotoiyonizasyon spektral aralığın 2.8 cm⁻¹ e kadar arttığı gözlenmiştir. Yüksek Rabi frekansında 4.7 cm⁻¹ da sinyalin sıfıra yaklaştığı gözlenmiştir. Buda EIT'nin gözlenmeye başladığını göstermiştir.

Yüksek NL (10¹⁵ cm⁻²)değerinde ise sinyal aralığının çok dar olduğu gözlenmiştir. Yüksek Rabi frekansında soğurma penceresi gözlenmemiştir.



Şekil 2.7. XUV yoğunluğu ve Foto-iyon sinyalinin Rabi frekansı 1.2cm⁻¹, 2.4cm⁻¹, 4.5 cm⁻¹ değerleri için 2s-1s arsındaki sapmaya bağlı değişimleri [6]

M.P.Anscombe ,R.de Nalda , I.Küçükkara ve J.P.Marangos 2003 yılında Kripton gazında 84.92nm den 84.97 nm ye ayarlanabilen XUV ışını elde edebilmek için deneysel ve teorik çalışmalar yapmışlardır [7]. Toplam-frekans şemasını kullanarak iki otoiyonizasyon seviyesinin 17*s* ve 15*d* üst üste binmesiyle ışık üretilmiştir. XUV ışının yoğunluğunun artması için EIT'nin atomik uyumcul etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. Frekans yükseltgenmesi için frekans karıştırılması yöntemini kullanmışlardır. Frekans çevrimi için ideal sistem çizgisel olmayan alınganlığın reel ve imajinel kısımlarının minimuma indirgeyerek düşük soğurma ve iyi faz çakışmasını sağlayarak lineer olmayan alınganlığı arttırmaktır. Rezonans otoiyonizasyonda (belirli ve sürekli rezonans bileşenlerinin) kuantum girişimi asimetrik çizgi profiline sahiptir.

422.74 nm ve 423.84 nm deneysel çiftlenim alanı uygulanarak 84.927 ve 84.971 nm araklığında XUV de ışın elde edilmiştir. Ayrıca deneylerde basınç 0.7 mbar dan 3.5 mbar değerine değiştirilerek FWM etkisi araştırılmıştır. Deneylerde 15d seviyesi içn gerekli çiftlenim dalga boyu 423.7nm , 17s enerji seviyesi için çiflenim dalga boyu 423.3 nm olarak hesaplanmıştır.

Çevirim verimliliği 10^{-5} değerinde elde edilmiş. Çalışılan yoğunluk ise 0.1 den 8×10^{22} m⁻³ değerine değiştirilmiştir.

3.MATERYAL VE METOD

3.1. ATOM LASER ETKİLEŞMESİ

3.1.1. Normal Işık Kaynaklı Uyarılmalar

Bir atomun elektronları kesikli ve sürekli seviyelerde bulunmaktadır. Elektronun fiziksel özellikleri ise radyasyon ile etkileşmesi halinde ortaya çıkar. Işığın atomla etkileşmesinin tanımlanmasının en basit yolu termal dengede bulunan iki seviyeli kuantum durumunu ele almaktır. Şekil 3.1. de termal dengede olan başlanğıçda taban enerjisi E_0 ve elektron sayısı N_0 , uyarılmış enerji seviyesi E_1 de elektron sayısı N_1 dir. Bu seviyeler arasındaki geçişlerin tek bir fotonun enerjisi ile gerçekleştirilebileceği kabul edilmektedir.



Şekil 3.1. Einstein katsayılarının gösterildiği iki enerji seviyeli kuantum modeli

Işık atom etkileşmesinde temelde foton soğurma ve yayma olayları gerçekleşmektedir. Fakat foton yayma olayı iki şekilde gözlenmektedir. Foton yayma olayları kendiliğinden yayma ve uyarılmış yayma olarak gerçekleşmektedir. Sistem hv enerjilik fotonu soğurarak üst enerji seviyesine geçer. Bu olay soğurma olarak adlandırılır[8]. Uyarılmış soğurma oranı

$$\frac{dN_{I}}{dt} = B_{01}\rho_{\nu}N_{0} \tag{3.1}$$

denklemi ile ifade edilir. B_{01} , Einstein soğurma katsayısı olarak tanımlanır. Uyarılmış seviyede bulunan sistem kendiliğinden foton salarak alt enerji seviyesine geçmesi kendiliğinden yayma olarak adlandırılır. Kendiliğinden yayma oranı

$$\frac{dN_1}{dt} = -A_{10}N_1 \tag{3.2}$$

olarak yazılır. A_{10} , Einstein kendiliğinden yayma katsayısıdır. Sistem eğer uyarılmış seviyede ise ve bu durumda sisteme hv enerjili bir foton ile tekrar uyarılarsa sistem 2hv enerjili foton yayar ve alt enerji seviyesine geçer. Bu olay uyarılmış yayma olarak adlandırılır. Uyarılmış yayma oranı,

$$\frac{dN_1}{dt} = -B_{10}\rho_v N_1 \tag{3.3}$$

denklemi ile ifade edilir. B_{10} , Einstein uyarılmış yayma katsayısı olarak tanımlanır. Sistem termal denge durumunda olduğu için soğurma sonucu üst enerji seviyesine geçen parçacık sayısı, kendiliğinden ve uyarılmış yayma sonucu alt enerji seviyesine geçen parçacık sayısına eşittir.

$$A_{10}N_1 + B_{10}N_1\rho_v = B_{01}N_0\rho_v \tag{3.4}$$

Soğurma ve yayma oranları birbirine eşit olması özelliğini kullanarak aşağıdaki denklem yazılabilir.

$$B_{10} = B_{01} = B \tag{3.5}$$

$$A_{10} = B_{10} \frac{8\pi h v^3}{c^3}$$
(3.6)

Denklem (3.6) da görüldüğü gibi kendiliğinden yayma olasılığı, uyarılmış yayma olasılığının geçiş fotonunun frekansının küpü ile orantılıdır [9]. Frekansın v^3 ile orantılı olması laser olayını gerçekleşmesini oldukça zor hale getirmektedir. Özellikle X- ışını bölgesinde frekans oldukça yüksek olması nedeniyle bu bölgede laser kaynağı oluşturmak oldukça zordur.

 A_{10}, B_{10}, B_{01} Einstein katsayıları, normal ışık ile atom uyarıldığında gözlenen olayları anlatmakta kullanılmaktadır. Fakat uyarıcı ışık laser ışığı olursa laser ışığının özelliklerinden dolayı Einstein katsayıları kullanılmaz.

3.1.2. Laser Işığı Etkili Uyarılmalar

Laser ışığı 20. yüzyılın ortalarında bulunmasından sonra son yıllarda iyice gelişerek değişik uygulama alanları bulmuştur. Laser ışığını diğer temel ışık kaynaklarından ayıran farklı ve çok kullanılışlı bazı temel özellikleri vardır.

Laser ışığının en temel özelliği dağılıma uğramaması ve yönlendirilebilir olmasıdır. Dalga boyunun çok küçük olması dağılma oranını büyük bir oranda azaltmaktadır [10]. Laser ışığı dalga boyu tek olduğundan monokromatiklik (tek renklilik) özelliği taşır. Atomların enerji seviyeleri belli bir genişliğe sahiptir. Seviyelerin belli genişliğe sahip olması nedeni ile ışık yayma ve pompalama bir frekansta değil belli bir frekans aralığında gerçekleşir. Laser ışığı ise çok dar bir aralığa sahip olmasından dolayı çok şiddetlidir.

Laser ışığı birbirine paralel olan ışınlardan oluşan bir demettir. Normal ışıkta bu paralellik bozulabilir. Paralellikten sapma açısının en küçük değeri

$$\theta_{\min} = 1.22 / D$$

dir. D, aynanın çapıdır. Gerçekte paralellikten sapma $\theta \rangle \theta_{min}$ dir.

Laser ışığı dağılmaz olduğundan dolayı kısa aralıklarda çok yüksek şiddette yayılması mümkündür. Pompalanma ışımasının gücü arttıkça oluşan laser ışımasınında şiddeti büyür. Ama bu büyümeninde sınırı vardır. Bu sınır, kararlı haldeki atomların sayısının atrmasıtyla kendiliğinden ışımaya katılan atomların sayısıyla alakalıdır. Paralel ışık demetinin şiddeti,

$$\mathbf{I} = (\frac{cn}{4\pi})\mathbf{E}^2$$

ile ifade edilmektedir.

Laser ışığının yönü sabittir ve düşük açılıdır. Laser ışığının yön açısı φ , laserin malzemesinde kullanılanılan malzemenin cinsine göre değişmektedir.



Şekil 3.2. Laser ışının yön açısı

Laser ışınının yönlü olması, ortamda ışının eşit miktarda dağılmasını, istenilen bölgeye kolay odaklanmasını, düşük ısıda büyük enerji oluşumasını sağlamaktadır.

Laser ışığı eş fazlıdır. Yani uyumcul (coherent) ışık kaynaklarıdır. Uyarılmış yaymanın gerçekleşmsei sırasında uyaran dalga ile uyarılmış dalga aynı fazda olması olması gerekir. Yani iki dalganın elektrik alanının uzaysal ve zamansal değişimi aynı olmalıdır [11].

Laser ışığının diğer bir özlelliği ise diğer ışık kaynaklarından daha parlak olmasıdır. Parlaklık birim katı açı ve birim alan başına yayılan güç olarak tanımlanmaktadır. Yüksek derecede parlaklık yüksek gücün hedefe birim alan başına dağılması için önemlidir. Demetin odaklandığı dairesel parlak noktanın boyutuna bağlı bir ifadedir.

Basit bir laser sisteminin işletilebilmesi için bazı temel şartların sağlanması gerekir. Bu temel şartlar aktif bir ortam ve pozitif geri beslemenin gerçekleşebilir olmasıdır. Bu aktif ortam elektromagnetik spektrumun aktif bölgesinde ışıma yapan atom veya moleküllerden oluşan bir yapıdır. Aktif ortamda nüfus tersinmesinin gerçekleştirilebilir olması gerekir [12].

Aktif ortam, laser olayına neden olan ortamdır. Bu ortamda paralel ışık demeti elde edilmektedir. Paralel hale getirilmiş ışık demeti ile bu ışık demetinin aktif ortam ile etkileşmesi sonucu ışık demetinin yükseltgenmesi olayı gerçekleşir.

Pozitif geri besleme sistemi iki yansıtıcıdan oluşmaktadır. Bu sisteme rezanatör denilmektedir. Optik rezanatörün amacı laserden tek dalga boyunda ışık elde etmektir.

 E_0 ve E_1 enerji seviyeleri arasında geçişe maruz kalan tek bir elektronu göz önüne alıp bu ortam içerisinde ilerleyen paralel ışık demeti düşünüldüğünde demet şiddetindeki değişim aşağıdaki denklem ile ifade edilir.

$$\Delta I(x) = I(x + \Delta x) - I(x)$$
(3.7)



Şekil 3.3. Işığın Δx uzunluklu soğurucu ortamdan geçişi

Eğer ortam homojen ise, ΔI , ışınının madde içerisinde ilerlediği mesafeyle orantılıdır ve ışın şiddeti aşağıdaki sonuçla ifade edilir.

$$\Delta \mathbf{I}(x) = -\alpha I(x) \Delta x \tag{3.8}$$

Denklemde α soğurma katsayısı olarak ifade edilir. Soğurma katsayısı pozitif bir niceliktir. (–) işareti Δx uzunluğu boyunca ışın şiddetindeki azalmayı gösermektedir. (3.8) denkleminin diferansiyeli alınıp integre edilirse aşağıdaki denklem elde edilir.

$$I(x) = I_0 e^{-\alpha x} \tag{3.9}$$

 I_0 , madde üzerine gönderilen ışık şiddetidir.

Bu sistemde soğurma miktarı E_0 enerji seviyesinde bulunana atom sayısına ve E_1 enerji seviyesinde bulanan atom sayısına bağlıdır. Eğer N_0 sıfır ise, soğurma maksimum olacaktır. Eğer N_1 sıfır ise soğurma oranı sıfır olacak uyarılmış yayma oran büyük olacaktır. Bu özelliklerden yararlanarak soğurma katsayısının seviyelerdeki atom sayıları arasındaki farkla orantılı olduğu görülür. Eğer $N_1 \rangle \rangle N_0$ durumu elde edilirse (nüfus tersinmesi) soğurma katsayısı negatif olur ve ışık şiddeti aşağıdaki denklemi ile ifade edilir.

$$I(x) = I_0 e^{kx} (3.10)$$

$$k = (N_1 - N_0) \frac{nhv_{10}B_{10}}{c}$$
(3.11)

k, kazanç katsayısı, nüfus tersinmesine ve laser ortamının özelliklerine bağlıdır. Bu durumda ışık şiddeti azalmamakta tam tersine artmaktadır.

Soğurma katsayısını negatif yapmak ancak üst enerji seviyesindeki atom sayısını alt enerji seviyesindeki atom sayısından fazla yapmakla mümkündür. Normal olarak alt enerji seviyesinde atom sayısı üst enerji seviyesinden fazladır. Bu durumu tersine çevirmek için optik pompalama işlemi kullanılır. Optik pompalamada yöntemi ile nüfus tersinmesi gerçekleştirilir. Optik pompalamada fotonları ve taban durum atomlarını istenilen ara kararlı duruma kendiliğinden bozunan bir uyarılmış duruma çıkarmak için, doğru frekansa sahip olan bir dış ışık kaynağı kullanılmaktadır. Optik pompalama için üç düzeyli lasere ihtiyaç vardır. Sadece iki enerji durumu, taban durumu ve bunun hv kadar üstünde bir ara kararlı durumun bulunduğu düşünülürse, atomlar topluluğu frekansı v olan fotonlardan nekadar çok sayıda beslenirse taban durumdan ara kararlı duruma okadar çok yukarı doğru geçiş olmaktadır. Fakat besleme aynı zamanda ara durumdan taban duruma doğru geçişleride sağlamaktadır. Optik besleme, her durumda atomların yarısı bulunduğunda, uyarılmış yayılma hızı uyarılmış soğurma hızına eşit olacağından, bu topluluk hiçbir zamn atomlarının yarıdan fazlasını ara kararlı durumda bulundurmamaktadır. Bu durumda da laser yükseltgenmemektedir.

Laser ışığının kendine has özelliklerinden dolayı atomla etkileşmeside normal ışığın atomla etkileşmesinden farklıdır.

Laser ışığı etkili uyarılmalara uyumcul uyarılmalar denilmektedir [13]. Çünkü laser ışığı; tek renkli, uyumcul, şiddetli, sapma oranı çok düşük ışıklardır. Kullanılan ışığın güçlü olması çizgisel olmayan optiğin gelişmesine katkıda bulunur.

Bütün çizgisel olmayan etkiler birçok fotonun varlığında ortaya çıkar. Kuantum girişimine dayalı atom-laser etkileşmesi sayesinde yeni uyumcul kaynaklar yani ışıklar elde edilir.

3.2. UYUMCUL UYARILMA ve ETKİLERİ

Uygulanan tek renkli uyumcul ışığın dalga fonksiyonu, atomun dalga fonksiyonu ile belli bir faz ilişkisinde ise bu tip uyarılmalara uyumcul uyarılmalar denir. Kuantum girişimine dayalı uyumcul uyarılma sayesinde görünür bölgeye oranla elde edilmesi zor olan Vacuum ultraviolent (VUV) bölgede ve Exreme ultraviolent (XUV) bölgede kullanılabilir ışık kaynakları elde edilir.



Şekil 3.4. Kullanılabilir uyumcul kaynakların dalgaboyları

XUV ve VUV bölgede laser ışığı elde etmede bazı zorluklar bulunmaktadır. Atomik geçiş frekansı yüksek olan bölgede nüfus tersinmesini gerçekleştirmek zordur. Çünkü alt enerji seviyesine geçiş süresi kısadır. Ikinci bir zorluk ise yüksek frekanslı ışığın soğurulmasını önlemektir.

3.2.1. Uyumcul Işık Kaynağının Özellikleri

Uyumcul uyarılmanın gözlenebilmesi için kullanılan ışık kaynağının uyumcul olması gerekmektedir. Tek dalga boyuna sahip, oldukça dar bir band genişliğine sahip olması gerekmektedir. Uygulanılan atomun dalga fonksiyonu ile aynı fazda olması gerekir. XUV bölgede yapılan çalışmada atom iyonizasyon limitinin üzerine pompalanır. Bu bölge otoiyonizasyon bölge olarak adlandırılır [14,15].

3.3. KUANTUM GİRİŞİMİ

Klasik ve kuantum mekaniği arasında en önemli farklılık olasılık hesaplanmasıdır.

Klasik mekanikte, birinci olayın olasılığı P_1 , ikinci olayın olasılığı P_2 ise toplam olasılık bu iki olayın olasılıklarının toplamıdır.

$$P = P_1 + P_2 \tag{3.12}$$

Kuantum mekaniğinde ise olasılıklarının toplamı kalsik mekanikteki olasılık toplamından farklıdır. Kauntum mekaniğinde olasılıklarırın genliğini ifadesi kullanılmaktadır. Eğer olay iki alternatif yolla meydana geliyorsa, birinci olayın olasılık genliği Φ_1 , ikinci olayın olasılık geniliği Φ_2 ise olasılık genliklerinin toplamı;

$$\boldsymbol{\Phi} = \boldsymbol{\Phi}_1 + \boldsymbol{\Phi}_2 \tag{3.13}$$

denklemi ile ifade edilir.

Toplam olasılık ise olasılık genliklerinin toplamının karesi şeklinde ifade edilir.

$$P = |\Phi_1 + \Phi_2|^2 \tag{3.14}$$

$$P = |\Phi_1|^2 + |\Phi_2|^2 \pm 2\Phi_1 \Phi_2 \cos\alpha$$
(3.15)

Denklem (3.15) de $\cos \alpha$ terimi girişim terimi olarak adlandırılır [16]. Kuantum mekaniğinde olasılıklar yerine olasılıkların genliklerinin toplamı kullanıldığından dolayı toplam olasılık artabilirde tamamen yokta olabilir.

Kuantum mekaniğinde üstüste gelme prensibi kullanılmaktadır. Atomun iki seviyesinin olasılık genliklerinin girişiminde olasılık genliklerinin işaretine göre toplam olasılık artar veya tamamen yok olur. Olasılık genliklerinin toplamında

yıkıcı girişim sayesinde elektromanyetik etkili geçirgenlik yoluyla XUV bölgesinde kullanılabilir ışık kaynakları elde edilir.

3.4. OTOİYONİZASYON LİMİTİ

Kuantum girişim etkisi çoklu elektron atomik sistemlerde birinci iyonlaşma enerjisinin üstünde belli seviyelerde doğal olarak gözlenir (Fano tipi girişim). Kesikli ve sürekli bölge arasındaki girişim asimetrik şekle sahiptir. Bu karışık bölge otoiyonizasyon bölge olarak adlandırılır



Şekil 3.5. Kesikli ve sürekli bölgede girişim

Şekil (3.5) de kesikli seviyeler arasındaki girişim simetrik şekle sahipken sürekli bölge ile kesikli bölge arasındaki girişim ise asimetrik şekle sahiptir.



Şekil 3.6. Sürekli bölgeye ışımasız geçiş

Şekil 3.6. da sürekli bölgede yani iyonizasyon bölgesinin üstündeki bölgede ışımasız geçiş gösterilmektedir. XUV bölgesinde kullanılabilir ışık kaynakaları elde etmek için Şekil 3.6 de gösterilen enerji diyagramı kullanılmaktadır. 11 ve 13 seviyeri arasında geçirgenlik sağlanarak yüksek enerjili laser kaynakları elde edilmektedir.

3.5. RABİ SALINIMI ve AUTLER-TOWNES YARILMASI

Rabi salınımı, uyguladığımız ışıkla atomun enerji seviyelerinin etkileşmesine bağlı olarak elektronların seviyeler arasındaki salınımıdır. Yani uyumcul ışığın atomla etkileşmesinin bir ölçüsüdür. Bu salınımın ölçüsü Rabi frekansı olarak adlandırılır [17]. Laser ışığı kullanıldığında kendiliğinden yayılma olayının olma olasılığı uyarılmış yayma olayına oranla daha azdır. Laser ışığı kulanımı sırasında atomun seviyeler arasındaki elektron nüfusu alt ve üst seviye arasında salınım yapar.

Uyumcul ışığın etkisiyle elektron nüfusu taban seviyeden uyarılmış seviyeye hareket eder. Bu durum uyumcul olmayan ışıkta olduğu gibi iki seviyenin elektron sayısı eşit olunca durmaz. Tüm elektronlar uyarılmış seviyeye geçene kadar devam eder. Taban durumda çok az oranda elektron kaldığı için soğurma olayının gerçekleşme olasılığı çok düşüktür. Uyarılmış yayma olayının görülme sıklığı ise artmaktadır.

Uyumcul uyarılma atomda Rabi salınımı ve Autler-Townes yarılması gibi bazı değişikliklere neden olur. Atoma laser ışığı uygulandığında uyarılmış yayılma olayı kendiliğinden yayılma olayına oranla daha fazla gözlemlenir.

Elektron nüfusu tamamiyle uyarılmış durumda bulunduktan sonra bu defada elektronlar taban duruma uyarılmış yayma olayı ile geçer. Bu olay tek renkli sabit yoğunlukta ışık kullanıldığı sürece kendini tekrarlar. Elektron nüfus değişimi sinüssel olarak sabit frekansta salınım yapar. Bu salınım frekansı ise Rabi salınımı olarak adlandırılır [18].

$$\Omega_{ij} = \frac{\mu_{ij}E}{\hbar} \tag{3.16}$$

 Ω_{ij} , uygulanan ışıkla atomun ilgili seviyelerinin etkileşiminin ölçüsü olan Rabi frekansı , μ_{ij} , ilgili seviyelere ait atomik dipol momenti, E, uygulanan ışığın elektrik alanıdır. Rabi frekansı açısal frekans birimindedir.



Şekil 3.7. Uyumcul ışık karşısında ve uyumcul olmayan ışık karşısında atomun elektron nüfusunun zaman karşı grafikleri

Yukarıdaki Şekil 3.7. de seviyeler arasındaki nüfus dağılımının uyumcul ışık karşısında ve uyumcul olmayan ışık karşısında nasıl değişimler gösterdiği görülmektedir. Ilk şekilde uyumcul ışığa tabi tutulan atomun enerji seviyeleri arasındaki sinüssel olarak değişim dalgalanması görülmektedir. Ikinci şekilde ise frekansın sabit olduğu görülmektedir. Ama gerçekte uyumcul ışık karşısında atomun seviyelerdeki nüfusu yani frekansında sönüm görülmektedir.

Autler- Townes yarılması; uygulanan güçlü laser ışığının etkisiyle atomun enerji seviyelerinde meydana gelen yarılmadır. Bu yarılma ilgili geçişe ait kuantum dipol momentinden kaynaklanır [19]



Şekil 3.8. Autler- Townes yarılması

$$\tilde{\underline{\Omega}} = \sqrt{\varDelta^2 + \varOmega^2} \tag{3.17}$$

 Δ , çiflenim alanının rezonanstan sapma oranı dır

Her seviye (3.17) denklemine göre iki bileşenine ayrılır. Bu iki seviyenin girişimi sonucu geçirgenlik elde edilir. Böylece soğurma oranı azalır. Elektromagnetik geçirgenlik olayı bu şekilde gerçekleşir.

3.6 IŞIĞIN KUTUPLANMASI

Laser ışığı gibi çok şiddetli ışığın elektromagnetik etkisini anlamak için çizgisel olmayan optik kullanılır. Laser ışığının icadına kadar tüm ortamların lineer olduğu sanılmaktaydı. Fakat laser ışığının keşfiyle çizgisel olmayan etkiler gözlendi.

Bütün çizgisel olmayan etkiler birden çok fotonun varlığında gözlenmektedir. Uygulalan alanın yüksek olması sonuçu çizgisel olmayan etkiler görülür. Bu nedenle çizgisel olmayan etkiler ışık madde etkileşmesi yoluyla anlaşılmaktadır. Işık serbest uzayda hareket ederse çizgisel olmayan etkiler gözlenmez. Bu nedenle çizgisel olma yada çizgesel olmama ışığın kendi özelliğinden çok ışığın hareket ettiği ortamın özelliğine bağlıdır.

Çizgisel olmayan optik etkiler, ortamla ışık arasındaki enerji alışverişini iki sürece ayırır. Bu süreçler parametrik ve parametrik olmayan süreçler olarak adlandırılır.

Parametrik olmayan süreç: Ortamla uygulanan alan arasında enerji alışverişi vardır.

Parametrik süreç: Ortamla uygulanan alan arasında enerji alışverişi yoktur. Enerji uygulana alanın diğer bileşenleri arasında transfer edilir. Kendiliğinden odaklanma ve dört dalga karışımı (FWM) parametrik sürece örnek olarak verilebilir.

Kalsik parametrik etkileşimde ışık elektromagnetik alan, ortam yüklü parçacıkmış gibi alınmaktadır. Etkileşim boyunca elektromagnetik dalga dipol momentin salınımını atomda elektron dağılımını değiştirerek etkiler. Bu etkişim sonundaki alan etki eden dalga ile dipol moment salınımından kaynaklı dalganın bileşim alanıdır. Bu modelde elektron çekirdeğe harmonik potansiyelde bağlanmıştır.

Elektron uygulanan elektrik alan tarafından denge durumundan salınıma zoranır. Bu durumda parametrik alan uygulanan elektrik alan E ve kutuplanma P ile doğru orantılı olarak değişir.

$$P = \varepsilon_0 \chi^{(1)} E(t) \tag{3.18}$$

 ε_0 , serbest uzayın geçirgenliği, $\chi^{(1)}$, çizgisel alınganlık tır.

Çizgisel alınganlık uygulanan alanın dalga boyuna ve ortamın özelliğine göre değişmektedir. Gelen ışık çok yoğun ise uygulana elektrik alan ile kutuplanma arasındaki çizgisellik bozulur. Bu durumda potansiyel V(x) Taylor serisine bağlı olarak büyür. Elektron üzerindeki kuvvet,

$$F = -\frac{dV(x)}{dx} = -m\omega_{0^2}x - 3Ax^2 - 4Bx^3 - \dots$$
(3.19)

şeklinde değişmektedir.

 $\omega_0 \rightarrow$ salınım frekansı

Elektron üzerindeki kuvvet elektrik alana bağlı olarak,

$$F = eE \tag{3.20}$$

seklinde ifade edilir.

 $e \rightarrow$ elektronun elektrik yükü

Newton denklemine göre kuvvet

$$\frac{d^2x}{d^2t} + \omega_0 + \frac{3A}{m}x^2 + \frac{4B}{m}x^3 + \dots = \frac{e}{m}E(t)$$
(3.21)

şeklinde ifade edilir.

 $A, B \rightarrow$ potansiyele bağlı sabit

Işık ile madde etkileşiminde atomun tepkisi lineer ise A veB sabiti sıfırdır. Bu durumda harmoniklikten sapma gözlenir ve çizgisel olmayan durum ortaya çıkar.

Uygulanan elektrik alan güçlü ise tepki harmonik değildir. Kutuplanma çizgisel değildir. Bu durumda kutuplanma,

$$P = \varepsilon_0 \chi(E)E \tag{3.22}$$

olarak ifade edilir.

 $\chi(E) \rightarrow$ çizgisel olmayan alınganlık.

Çizgisel olmayan alınganlık elektrik alan bağlı olarak değişmektedir.

 $P = \varepsilon_0 \chi^{(1)} E(t)$ çizgisel olmayan duruma göre kuvvet serisine açıldığında

$$P = \varepsilon_0(\chi^{(1)}E^{(1)} + \chi^{(2)}E^{(2)} + \chi^{(3)}E^{(3)} + \dots + \chi^{(n)}E^{(n)})$$
(3.23)

şeklinde ifade edilir.

 $\chi^{(n)}$, n. Dereceden çizgisel olmayan alınganlıktır. Enerji arttkça alınganlık azalır. $\chi^{(1)}$, çizgisel alınganlık. Yansıma , kırılma ve dağılıma bağlı lineer etkilerden kaynaklı alınganlıktır. $\chi^{(2)}$, frekans çiflenimden kaynaklı alınganlı. $\chi^{(3)}$, üçüncü dereceden alınganlıktır. Üçüncü dereceden lineer alıngalık üç dalganın etkileşimi sonucu oluşan dördüncü dalgada yani dört dalga karışmının frekansında kullanılmaktadır.

3.7. EIT MODELİ

EIT üretilen ışık için ortamdan kaynaklı etkileri elemek için kullanılan bir tekniktir. Ortamın etkisini azaltmak için elektronların hareket etmemesi gerekir. Çünkü elektronlar hareket etmezse bu sayede dielektrik sabiti de değişmeyecektir. Bu hareketsizlik ise iki tane zıt fazda uygulanan sinüsoidal frekans sayesinde gerçekleştirilir. Böylece ortam, gelen ışığa karşı geçirgen hale getirilir[2].



Şekil 3.9. EIT sürecinde lambda şeması

EIT sürecinde $\Omega_2 \rangle \Omega_1$ olmalıdır. EIT 'nin gerçekleşmesi için $|3\rangle$ yarı kararlı olmalıdır. Ω_2 ve Ω_1 öyle ayarlanmalıdır ki karalı durum oluşturup $|1\rangle$ ve $|3\rangle$ arasında geçirgenlik sağlansın. Bu olayların temeli kuantum girişimine dayanmaktadır. Çünkü kuantum girişiminde olasılıkların toplamı yerine olasılıkların genliklerinin toplamından bahsedilmektedir. Bu toplam yıkıcıda, yapıcıda olabilir yıkıcı girişim sayesinde EIT yoluyla XUV bölgesinde kullanılabilir laser kaynakları elde edilir.

EIT yaklaşım olarak uyumcul nüfus tuzaklanmasına benzemektedir. Uyumcul nüfus tuzaklanması, uygulanan tek renkli uyumcul ışık sayesinde atomik seviyeler arasında uyumcul süperpozisyon (üstüste gelme) gerçekleştirilmesidir. Bu durumda atom rezonans geçişte olsa dahi soğurma olmaz, geçirgenlik sağlanır.



Şekil 3.10. Uyumcul nüfus tuzaklanmasının atomik seviyelerde gösterimi

Şekil 3.10 de, Rabi frekansları öyle ayarlanıyorki aralarında yıkıcı girişim oluşması sağlanıyor. Bu sayede $|1\rangle$ ve $|3\rangle$ seviyeleri arasına ışık gönderilse dahi soğurma gerçekleşmiyor. EIT modeli uyumcul nüfus tuzaklanmasına göre bazı farklılıklar içermektedir. EIT modelinde $\Omega_2 \rangle \Omega_1$ olmalıdır. Bu şart sağlanmaz ise geçirgenlik gözlenemez. Uyumcul nüfus tuzaklanmasında nüfus tersinmesi için ve optiksel pompalama için nanosaniyelik zamana ihtiyaç varken EIT modelinde bu süre puls laserleri sayesinde pikosaniyeye düşmektedir.

EIT modelinde XUV bölgesinde uyumcul kaynaklar elde etmek için cascade şeması kullanılmatadır.



Şekil 3.11. Üç enerji seviyeli cascade şeması



Şekil 3.12. İyonizasyon limitinin üzerinde gerçekleşen geçirgenlik

XUV bölgesinde geçirgenliği elde edebilmek $E_3 \rangle E_2 \rangle E_1$ olmalıdır. EIT'yi gerçekleştirmenin diğer bir yolu ise güçlü Ω_2 alanını atoma uygulayıp $|2\rangle$ ve $|3\rangle$ durumlarını yaratıp bunların merkez frekansıyla Ω_2 arasındaki girişim sonucu EIT gerçekleştirmektir.

3.7.1 EIT Nası Çalışır?

Klasik olarak üretilen ışık üzerinde ortamdan kaynaklı etkileri azaltmak için uygulanan alan frekansta hareket eden elektronun durdurulması gerekmektedir. Elektron durdurulduğunda dielektrik sabitine katkısı olmayacaktır. Elektronun durdurulması ise elektrona birbirine zıt iki sinüzoidal frekans uygulamasıyla gerçekleşmektedir [2]. Atom kuantum mekaniksel olarak davranıyorsa atomun elektronlarınınn olasılık genliklerinen bahsedilmektedir.



Şekil 3.13. Sürekli bölgede geçirgenlik

Şekil 3.13 de eşit büyüklükte ve birbirine zıt fazda iki terimden söz edilmektedir. Birinci terim $|1\rangle$ taban seviyesinin olasılık genliği ile orantılı terim, diğer terim ise $|2\rangle$ seviyesinin olasılık genilikliği ile orantılı taban seviyesinin genliği ile zıt fazlı terimdir. Bu iki terimin ayarlanması sonucu yıkıcı girişim sayesinde $|3\rangle$ seviyede geçirgenlik oluşturulur.
3.7.2 Otoiyonizasyon Bölgede Dört Dalga Karışımı (FWM)

Dört dalga birbiriyle etkileşen dört uyumcul dalgayı ifade eder. Dört dalga karışımı, üçünçü dereceden dipol alınganlığın oluşturduğu çizgisel olmayan parametrik süreçtir. Parametrik süreçte ortamla uygulanan arasında hiçbir enerji alışverişi yoktur.

Üçüncü dereceden alınganlığı oluşturmak zordur [20]. Bütün katılar kızılötesi ve morötesi bölgede yüksek derecede soğurma özelliğine sahiptir. Bu nedenle bu bölgede çevrim verimliliği elde etmek oldukça zordur. Simetriye ihtiyaç duyulmadığından gaz ortamında çevirim verimliliğinin arttırılması sağlanmaktadır. Çevirim verimliliği, ortama verdiğimiz enerji ile ortamdan aldığımız enerji arasındaki ilişkidir. Bu nedenle FWM de EIT yi kullanıyoruz. Çünkü çevirim verimliliğini arttırmak için rezonansa yaklaşmak gerekir. Fakat bu durumda soğurulma gözlenir. Geçirgenliği sağlamak için FWM de EIT yi kullanıyoruz.

XUV bölgesinde çevirim verimliliğini artırmak için FWM şemalarından toplam –frekans karışımını kullanılır.



Şekil 3.14. FWM de toplam-frekans karışımı şeması

Şekil 3.14 de eşit iki ω_1 alan ve yüksek yoğunlukta ω_2 alanı uygulanmaktadır. Bu üç alan sayesinde üretilen ω_3 alanı ise $\omega_3 = 2\omega_2 + \omega_1$ olarak ifade edilir.

Kullanılan proğramın amacı XUV de uyumcul ışık kaynakları üretmektir. Üretilen ışığın çevirim verimliliğini değişik parametreler kullanarak arttırmaktır. Bu parametreler ise kullanılan gaz ortamının uzunluğu ,pompa alnının ve çiflenim alanının sapması, Rabi frekansı (kullanılan Rabi frekansı Doppler frekansını yenmeli).



3.8. EIT'nin SAYISAL ANALİZİ

Şekil 3.15. XUV de tek renkli ve uyumcul ışığa karşı atomun gösterdiği tepki

Şekil 3.15 de iki alanın etkisi gözlenmektedir. $|1\rangle$ seviyesindeki atomları $|2\rangle$ seviyesine uyarmak için pompa alanı (çift foton uyarılması) Rabi frekansı Ω_p , $|2\rangle$ ile $|3\rangle$ enerji seviyelerinin çiftlenim alanı Rabi frekansı Ω_c kullanılmaktadır. Bu iki alan kullanılarak $|1\rangle$ ve $|3\rangle$ enerji seviyeleri arasındaki geçişler incelenmektedir.

Kullanılan modellemede sistemin kararlı duruma ulaştığı farz edilmektedir. Modellemede amacımız yoğunluk matrisi için ve matris elemanıyla alınganlık arasındaki ilişki için ilgili denklemler elde etmektir. Değişik uyumcul çöküş terimleri (kendiliğinden çöküş ve çarpışmalar) ve sonlu laser band genişliği gibi etkilerde modelleme içinde yer almaktadır. Deney simülasyonunda iki güçlü alan kullanılmaktadır. Çünkü alınganlık hesabındaki tüm değerler için bu alanların etkisi hesaba katılmaktadır.

 $\Omega_i, \gamma_i, \Delta_i$ ifadeleri sırasıyla ilgili seviyeler için Rabi frekansı, kendiliğinden yayılma oranı, sapma dır. Modelleme için uygun Hamiltonyeni yazdığımızda Denklem 3.24 elde edilir.

$$H = H_0 + V \tag{3.24}$$

 H_0 , pertürbe olmamış Hamiltonyen, V, etkileşim Hamiltonyenini temsil etmektedir.

$$H_{0} = \hbar \omega_{1} |1\rangle \langle 1| + \hbar \omega_{2} |2\rangle \langle 2| + \hbar \omega_{3} |3\rangle \langle 3|$$
(3.25)

$$V = \hbar\Omega_{p}e^{-i2\omega_{p}t}|1\rangle\langle 2| + \hbar\Omega c e^{-i\omega_{c}t}|2\rangle\langle 3| + \hbar\Omega_{g}e^{-i\omega_{g}t}|1\rangle\langle 3|$$
(3.26)

Rabi frekansı,

$$\hbar\Omega_{ij} = \mu_{ij} \left| \mathbf{E}(\boldsymbol{\omega}_{ij}) \right| \tag{3.27}$$

olarak tanımlanmaktadır. $|E(\omega_{ij})|$, ω_{ij} geçiş frekanslı elektrik alan kuvvetidir. Modellemede alanların tek renkli ve rezonansa yakın olduğu farz edilmektedir. Etkileşim içinde etkileşim Hamiltonyeni,

$$V' = \hbar\Omega_{p}e^{i\Delta_{p}t}|1\rangle\langle 2| + \hbar\Omega_{c}e^{i\Delta_{c}t}|2\rangle\langle 3| + \hbar\Omega_{g}e^{i\Delta_{g}t}|1\rangle\langle 3|$$
(3.28)

İlgili seviyeler için sapmayı yazdığımızda aşağıdaki denklemleri elde ettik.

$$\Delta_p = \omega_{12} - 2\omega_p \tag{3.29}$$

$$\Delta_c = \omega_{23} - \omega_c \tag{3.30}$$

$$\Delta_g = \omega_{13} - \omega_g \tag{3.31}$$

Liouville denkleminde etkileşim Hamiltonyeni tekrar yazılırsa [21]:

$$\hbar \frac{\partial}{\partial t} \rho_{ij}(t) = -i \sum_{k} H_{ik}(t) \rho_{kj}(t) + i \sum_{k} \rho_{ik}(t) H_{kj}(t) + \Lambda_{ij}$$
(3.32)

 Λ_{ij} , uyumcul olmayan etkileri (kendiliğinden çöküş ve çarpışma genişliği) temsil eden çöküş terimi dir. (3.32) denklemi dokuz tane yoğunluk matrisinin hesabına neden olmaktadır. Sistemin kararlı olduğu düşünüldüğünde $\rho_{11} + \rho_{22} + \rho_{33} = 1$ olarak yazılmaktadır. Bu sayede denklem sayısında azalma meydana gelmektedir. Uygun dönüşümler yapıldığın da zamana bağlılık ortadan kalkmaktadır [22].

$$\rho_{23}' = \rho_{23} e^{-i\Delta_c t} \tag{3.33}$$

$$\rho_{12} = \rho_{12} e^{-i\Delta_p t} \tag{3.34}$$

$$\rho_{13} = \rho_{13} e^{-i\Delta_g t} \tag{3.35}$$

 $e^{-i(\Delta_p - \Delta_c - \Delta_g)t}$ formülasyonuyla zamana bağlılık ortadan kalkmaktadır ve yoğunluk matrisi için aşağıdaki altı denklem yazılmaktadır.

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t}\rho_{11} &= \frac{1}{2}i\Omega_{p}\rho_{12}^{'} + \frac{1}{2}i\Omega_{g}\rho_{13}^{'} - \frac{1}{2}i\Omega_{p}^{*}\rho_{21}^{'} - \frac{1}{2}i\Omega_{p}^{*}\rho_{31}^{'} + (\gamma_{p} + \gamma_{g})\rho_{22}(3.36) \\ \frac{\partial}{\partial t}\rho_{22} &= \frac{1}{2}i\Omega_{c}^{*}\rho_{23}^{'} + \frac{1}{2}i\Omega_{p}^{*}\rho_{21}^{'} - \frac{1}{2}i\Omega_{c}\rho_{32}^{'} - \frac{1}{2}i\Omega_{p}\rho_{12}^{'} - (\gamma_{p} + \gamma_{c})\rho_{22}(3.37) \\ \frac{\partial}{\partial t}\rho_{33} &= -\frac{1}{2}i\Omega_{c}^{*}\rho_{23}^{'} + \frac{1}{2}i\Omega_{p}^{*}\rho_{31}^{'} + \frac{1}{2}i\Omega_{c}\rho_{32}^{'} - \frac{1}{2}i\Omega_{g}\rho_{13}^{'} - \gamma_{g}\rho_{33}^{'} + \gamma_{c}\rho_{22}^{'} (3.38) \\ \frac{\partial}{\partial t}\rho_{23} &= \frac{1}{2}i\Omega_{c}\rho_{22}^{'} + \frac{1}{2}i\Omega_{c}\rho_{33}^{'} - i\Delta_{c}\rho_{23}^{'} + \frac{1}{2}i\Omega_{p}^{*}\rho_{21}^{'} - \frac{1}{2}i\Omega_{p}\rho_{13}^{'} + \Lambda_{23}^{'} (3.39) \\ \frac{\partial}{\partial t}\rho_{21} &= i\Omega_{p}\rho_{22}^{'} + \frac{1}{2}i\Omega_{p}\rho_{33}^{'} + \frac{1}{2}i\Omega_{g}\rho_{23}^{'} - i\Delta_{p}\rho_{21}^{'} - \frac{1}{2}i\Omega_{c}\rho_{31}^{'} - \frac{1}{2}i\Omega_{p} + \Lambda_{21}^{'} (3.40) \\ \frac{\partial}{\partial t}\rho_{31} &= \frac{1}{2}i\Omega_{g}\rho_{22}^{'} + i\Omega_{g}\rho_{33}^{'} - \frac{1}{2}i\Omega_{p}^{*}\rho_{21}^{'} - i\Delta_{g}\rho_{31}^{'} + \frac{1}{2}i\Omega_{p}\rho_{32}^{'} - \frac{1}{2}i\Omega_{g} + \Lambda_{23}^{'} (3.41) \end{aligned}$$

uyumcul çöküş için denklem yazılırsa,

$$\Lambda_{23} = -\{\frac{1}{2}(\gamma_c + \gamma_g + \gamma_p) + \gamma_{23}^{col}\}\rho_{23}$$
(3.42)

$$\Lambda_{21} = -\{\frac{1}{2}(\gamma_c + \gamma_p) + \gamma_{21}^{col}\}\rho_{21}$$
(3.43)

$$\Lambda_{31} = -\{\frac{1}{2}(\gamma_g) + \gamma_{31}^{col}\}\rho_{31}$$
(3.44)

ler genişliği ve fazdaki dalgalanma genişliği daha baskın olmaktadır. Üretilen alandaki soğurma $\operatorname{Im}[\chi^{A}]$, dağılma $\operatorname{Re}[\chi^{A}]$, ve lineer olmayan alınganlık χ^{FW} ile temsil edilmektedir. Bu terimlerim tam anlamıyla tanımları yoğunluk operatörünün matris elemanlarıyla tanımlanmaktadır. $\operatorname{Im}[\rho_{11}] = \operatorname{Im}[\rho_{22}] = 0$, $\operatorname{Im}[\rho_{ij}] = -\operatorname{Im}[\rho_{ji}]$, $\operatorname{Re}[\rho_{ij}] = \operatorname{Re}[\rho_{ji}]$ oldukları düşünüldüğünde 16×16 olan matris 8×8 matrise dönüşmektedir. Bu durumda matris Denklem 3.45 İle ifade edilmektedir.

$$\frac{\partial}{\partial t}\vec{R} = M.\vec{R} + \vec{C}$$
(3.45)

 $\stackrel{\rightarrow}{R}, \stackrel{\rightarrow}{C}$ aşağıdaki matris elemanlarıyla tanımlanmaktadır.

$$\vec{R} = \begin{pmatrix} \operatorname{Re}[\rho_{11}] \\ \operatorname{Re}[\rho_{33}] \\ \operatorname{Re}[\rho_{23}] \\ \operatorname{Im}[\rho_{23}] \\ \operatorname{Re}[\rho_{12}] \\ \operatorname{Im}[\rho_{12}] \\ \operatorname{Re}[\rho_{31}] \\ \operatorname{Im}[\rho_{23}] \end{pmatrix} \quad \text{ve} \quad \vec{C} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -\frac{1}{2}\Omega_{\rho} \\ 0 \\ -\frac{1}{2}\Omega_{\rho} \\ 0 \\ -\frac{1}{2}\Omega_{\rho} \end{pmatrix}$$

 $\stackrel{\rightarrow}{M}$ matris ise:

$$\vec{M} = \begin{pmatrix} -(\gamma_{p} + \gamma_{c}) & 0 & 0 & -\frac{1}{2}\Omega_{c} - \frac{1}{2}\Omega_{c}^{*} & 0 & -\frac{1}{2}\Omega_{p} - \frac{1}{2}\Omega_{p}^{*} & 0 & 0 \\ \gamma_{c} & -\gamma_{g} & 0 & \frac{1}{2}\Omega_{c} + \frac{1}{2}\Omega_{c}^{*} & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2}\Omega_{g} - \frac{1}{2}\Omega_{s}^{*} \\ 0 & 0 & \Lambda_{23} & \Lambda_{c} & 0 & -\frac{1}{2}\Omega_{g}^{*} & 0 & -\frac{1}{2}\Omega_{p} \\ \frac{1}{2}\Omega_{c} & -\frac{1}{2}\Omega_{c} & -\Lambda_{c} & \Lambda_{23} & \frac{1}{2}\Omega_{g}^{*} & 0 & -\frac{1}{2}\Omega_{p} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2}\Omega_{g} & \Lambda_{12} & \Lambda_{p} & 0 & \frac{1}{2}\Omega_{c} \\ \Omega_{p} & \frac{1}{2}\Omega_{p} & \frac{1}{2}\Omega_{g} & 0 & -\Lambda_{p} & \Lambda_{12} & -\frac{1}{2}\Omega_{c} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2}\Omega_{p} & 0 & \frac{1}{2}\Omega_{c}^{*} & \Lambda_{13} & \Lambda_{g} \\ \frac{1}{2}\Omega_{g} & \Omega_{g} & \frac{1}{2}\Omega_{p} & 0 & \frac{1}{2}\Omega_{c}^{*} & 0 & -\Lambda_{g} & \Lambda_{13} \end{pmatrix}$$

 Ω_i ile Ω_i^* arasında fark yoktur. Ω_i uyarılmış süreci, Ω_i^* uyarılmamış süreci temsil etmektedir. Durağan durumları elde etmek için τ_{pulse} \rangle 1/ Ω_c şartının sağlanması gerekmektedir.

3.8.1.Yoğunluk Matrisi İle Alınganlık Arasındaki İlişki

Elektrik alana karşı atomun gösterdiği tepki kutuplanmayla belirlenmektedir. $\langle P \rangle = NTr[\mu\rho]$ (3.46)

$$\langle P \rangle = NTr[\mu_{12}\rho_{21} + \mu_{21}\rho_{12} + \mu_{23}\rho_{32} + \mu_{32}\rho_{23} + \mu_{13}\rho_{31} + \mu_{31}\rho_{13}]$$
(3.47)

N, birim hacme düşen atom sayısı, μ atomik dipol moment. Kullandığımız matematiksel modellemede $|1\rangle$ ve $|3\rangle$ enerji seviyeleri arsındaki kutuplanma önemli olduğu için yukarıdaki denklemi son iki terim için yazarız.

$$P(\omega_g) = N(\mu_{31}\rho_{13} + \mu_{13}\rho_{31})$$
(3.48)

İki terim compleks eksponansiyel formülde iki genlikle ilişkilidir. Denklem fotonların soğurulma ve yayılma süreçlerinide içerdiği için

$$P(\omega_{g}) = 2N(\mu_{31}\rho_{13}) \tag{3.49}$$

denklemiyle ifade edilir. ρ_{31} , yoğunluk operatörünün durağan durumları için yapılan çözümlerinden elde edilmektedir. Alınganlığın lineer katkısını bulabilmek için Maxwell'in lineer ortamlardaki denklem çözümünü kullanmamız gerekmektedir.

$$P_{lineer} = \varepsilon_0 \chi^{(A)}(\omega_g) (\mathbf{E}_c, \mathbf{E}_p) \mathbf{E}_g$$
(3.50)

 $\chi^{(A)}(\omega_g)(\mathbf{E}_c,\mathbf{E}_p),\mathbf{E}_g$ alanındaki lineer alınganlıktır. Denklem 3.49 ile Denklem 3.50 karşılaştırılırsa lineer alınganlık,

$$\chi^{(A)}(\boldsymbol{\omega}_g)\mathbf{E}_g = \left(2N\mu_{13}/\varepsilon_0\right)\boldsymbol{\rho}_{31(lineer)}$$
(3.51)

 ρ_{31}, ω_g alanındaki lineer yoğunluktur. ρ_{13} , Ω_g ye göre kuvvet serisine açılırsa aşağıdaki denklemi elde edilir.

$$\rho_{13} = \mathbf{A}(\Omega_c, \Omega_p, \gamma_{ij}, \Delta_i) + \mathbf{B}(\Omega_c, \Omega_p, \gamma_{ij}, \Delta_i)\Omega_g + C(\Omega_c, \Omega_p, \gamma_{ij}, \Delta_i) \lfloor \Omega_g \rfloor^2 + \dots \quad (3.52)$$

 $\Omega_i = \Omega_i^*$ nin gerçekliğini bu denklem göstermektedir. B terimi ω_g alanında fotonların soğurulmasını ve yayılmasını göstermektedir. Yüksek derecede Ω_g terimi lineer olmayan soğurma ve yayılma ile ilişkilidir. Ω_g küçük olmak koşuluyla ihmal edile bilir. ρ_{31} 'nin soğurma ve yayılam katsayısına göre denklem(3.51) tekrar yazılırsa aşağıdaki denklem elde edilir.

$$B(\Omega_c, \Omega_p, \gamma_{ij}, \Delta_i)\Omega_g = \frac{2N\varepsilon_0}{\mu_{13}}\chi^A(\omega_g)E_g$$
(3.53)

 $\hbar \Omega_{ij} = \mu_{ij} |E(\omega_{ij})|$ Rabi frekansı ilgili seviyeler için yerine yazıldığında

$$B(\Omega_{c},\Omega_{p},\gamma_{ij},\Delta_{i})\Omega_{g} = \frac{2N\varepsilon_{0}}{\mu_{13}} \times \frac{\hbar}{\mu_{13}} \times \chi^{A}\Omega_{g}$$
(3.54)

yada

$$\chi^{A} = -\frac{2N\mu_{13}^{2}}{\varepsilon_{0}\hbar}B(\Omega_{c},\Omega_{p},\gamma_{ij},\Delta_{i})$$
(3.55)

Denkleminde atomik dipol moment $\mu_{ij} = \frac{3\varepsilon_0 h \lambda^3}{16\pi^3 g} A_{ij}$ yerine ilgili seviye için yazılırsa

$$\chi^{A} = -\frac{6N\pi c^{3}}{\omega_{g}^{3}} A_{13} B(\Omega_{c}, \Omega_{p}, \gamma_{ij}, \Delta_{i})$$
(3.56)

denklemi elde edilir [23]. A_{13} ilgili seviye için Einstein katsayısıdır. Bu denklem lineer alınganlık için yazılmıştır. Güçlü elektrik alan sonucu oluşan lineer olmayan alınganlık için aşağıdaki denklemi kullanmamız gerekmektedir.

$$A(\Omega_{c},\Omega_{p},\gamma_{ij},\Delta_{i})+C(\Omega_{c},\Omega_{p},\gamma_{ij},\Delta)[\Omega_{g}]^{2}+...\propto\chi^{(3)}(-\omega_{g},\omega_{p},\omega_{p},-\omega_{c})E_{p}^{2}E_{c}+\chi^{(5)}(-\omega_{g},\omega_{p},\omega_{p},-\omega_{c},\omega_{c},-\omega_{c})E_{p}^{2}E_{c}^{5}+...$$

$$(3.57)$$

A terimi Ω_c ve Ω_p deki bütün lineer olmayan durumları içermektedir. FWM'de alınganlık yazılırsa,

$$\chi^{(3)} = \kappa \cdot \frac{A(\Omega_c, \Omega_p, \gamma_{ij}, \Delta_i)}{\Omega_p \Omega_c}$$
(3.58)

$$\kappa = \frac{4}{\varepsilon_0 \hbar} \mu_{23} \mu_{31} \left(\sum_{i} \frac{\mu_{2i} \mu_{i1}}{\hbar(\omega_{i1} - \frac{1}{2} \omega_p)} \right)$$
(3.59)

 κ , geçirgenlik terimidir. κ değeri tam olarak hesaplanamadığı için $\chi^{(3)}$ terimi keyfi (arbitrary) birimdedir.

3.8.2.Uyumculluğu Bozan Etkiler

Uyumcul ayarımla süreceinde atomun gösterdiği tepki uygulanılan alanın band genişliği ile tanımlanmaktadır. $|2\rangle$ ve $|3\rangle$ enerji seviyelerinde dalgalanmaya neden olduğu için EIT olayında çiftenim alanının band genişliği çok önemli bir parametredir. Bu dalgalanmalar uyumculuğun yani EIT'nin etkisini azaltmaktadır. Bu nedenle band genişliği mümkün olduğunca dar seçilmelidir. Tekli mod laserleri kullanılarak bu etki azaltılmaktadır. $|1\rangle$ ve $|2\rangle$ enerji seviyelerine iki foton alanının uygulanmasıda uyumculuğu etkilemektedir. İki foton alanı fotonların iyonizasyonuna neden olmaktadır.

Bu iyonizasyon oranı $|3\rangle$ enerji seviyesinin kendiliğinden çöküş oranına yaklaşmamalıdır [24]. Geçirgenliğin sağlaması için uygulanan Rabi frekansı Doppler frekansını yenecek kadar olmalıdır. Yoksa uyumculuk bozulabilir.

Uyumculuğu bozan bir diğer etki ise basıncın artışı yada azalışıdır. Basınç arttıkça yada azaldıkça ortama gönderdiğimiz fotonların atomlarla birebir uyuşması engellenir. Bu olay da geçirgenliği olumsuz yönde etkilemektedir. Benzer etki sıcaklığın değişimindede gözlenmektedir.

3.8.3.Faz Çakışması Yolu ile Üretilen Yoğunluğun Hesaplanması

Lineer olmayan FWM sürecinde üretilen ışığın yoğunluğu soğurma ve faz çakışmasının hesaplanmasıyla değerlendirilmektedir. Ortam buyunca ışığın çoğalması atomla laser alanının etkileşiminden kaynaklanmaktadır. Lineer olmayan çevirim verimliliğinde faz çakışmasının ve çoğalmanın etkileri lineer olmayan, homojen ve elekriksel olmayan ortamda Maxwell denkleminin çözülmesiyle hesaplanmaktadır. Bu hesaplamanın yapılabilmesi için bazı varsayımlar gerekmektedir. Bunlardan ilki faz çakışması çizgi genişliğinin üstünde sabit olmalı yani grup hızı ω 'ya bağlıdır. İkincisi lineer olmayan alınganlık zamandan bağımsızdır. Üçüncüsü, z yönündeki düzlem dalga $A(r, z, t)e^{-i(\omega t - kz)}$ ile ifade edilmektedir. Atomik kutuplanma A(r, z, t) alan kuvvetiyle orantılıdır. Yani optiksel salının peryodu atomun gösterdiği tepki zamanından daha uzundur [25].

$$\nabla_{\perp}^{2}A_{j}(r,z,t) + 2ik_{j}\frac{\partial}{\partial}A_{j}(r,z,t) = 4\pi\omega_{j}^{2}P_{j}^{NL}e^{-i\Delta k_{j}z}$$
(3.60)

 A_j, ω_j de alanın genliğidir. ∇_{\perp} , silindirik kutupsal koordinatlarda z eksenine dik gradyandt öperatörüdür. Δk_j , dalga vektörü lineer olmayan çiftlenim alanı ω_j ile örtüşmektedir. P_i^{NL}, ω_i de lineer olmayan kutuplanmadır.

$$P^{NL}(\omega_g) = \frac{1}{4} \chi^{(3)} A_p^2 A_c^*$$
(3.61)

3.61 denklemi 3.60 denkleminde yerine yazılırsa,

$$\frac{\partial}{\partial z}A_{g} = i\frac{\omega_{g}}{4c}\chi^{(3)}A_{p}^{2}A_{c}e^{i\Delta k_{g}z} - \frac{\omega_{g}}{2c}\operatorname{Im}[\chi^{A}]A_{g} + i\frac{\omega_{g}}{2c}\operatorname{Re}[\chi^{A}]A_{g}$$
(3.62)

elde edilir.

$$\Delta k_g = k_g + k_c - 2k_p \tag{3.63}$$

dir. $A_g(z=0) = 0$ için birinci dereceden diferansiyel denklem çözülürse üretilen yoğunluk $I(\omega_g)$ aşağıdaki denklem ile ifade edilir.

$$I(\omega_{g}) = \frac{3n\omega_{g}^{2}}{8Z_{0}c^{2}} |\chi^{(3)}|^{2} |A_{p}|^{4} |A_{c}|^{2} \frac{\{1 + e^{-\frac{\omega_{g}}{c} \operatorname{Im}[\chi^{A}]_{z}} - 2e^{-\frac{\omega_{g}}{c} \operatorname{Im}[\chi^{A}]_{z}} \cos(\Delta k + \frac{\omega_{g}}{2c} \operatorname{Re}[\chi^{A}]_{z}\}}{\frac{\omega_{g}^{2}}{4c^{2}} \operatorname{Im}[\chi^{A}]^{2} + \{\Delta k + \frac{\omega_{g}}{2c} \operatorname{Re}[\chi^{A}]\}^{2}}$$
(3.64)

n, ortamın kırılma indisi dir. Z_0 , boşluktaki empedansdır.

4. BULGULAR VE TARTIŞMA

4.1. ETKİLEŞİM SİMÜLASYONUNUN TANIMI VE AMACI

Mathematica programında yapılan deney simülasyonu, değişik basınçta, rezonans ve rezonans olmayan çiflenim alan yoğunluklarında üretilen radyasyonu ölçmemize izin vermektedir. Ayrıca laserlerin dalga boylarını belirleme ve üretilen ışığın yoğunluğunu ölçme imkanı tanımaktadır. Bu çalışmada XUV üretilen ışık kaynaklarının dalga boyları ölçümü yapılmaktadır. XUV bölgesinde çalışma VUV bölgesinde çalışmadan daha farklıdır. Bu farklılıklardan ilki etkilesim semalarıdır. Çiftlenim alan frekansları yani çalışılan enerji bölgeleri farklıdır. XUV'de iyonizasyon limitinin üzerinde çalışılmaktadır. XUV bölgesi kullanılabilir laser kaynakları elde etmek VUV bölgesine oranla daha zordur. Kullanılan pompa alanı, çiftlenim alanı enerjisi çok yüksektir. Görünür bölgede ışık kaynakları bulunmaktadır. Görünür bölgede kristal ortamlarda çalışmak mümkündür. Fakat VUV bölgesi için ve XUV bölgesi için çalışma bölgeleri farklıdır. Bu nedenle bu Çalışmalarımızda bölgede kullanılmaktadır. gaz ortamı Kripton gazı kullanılmaktadır. XUV bölgesi için çalışma alanı 85 nm nin altıdır.



Şekil 4.1. Kripton gazı için XUV ışıma şeması

Şekil 4.1 de 423.8nm büyüklüğünde çiftlenim alanı uygulanarak EIT olayının gerçekleşmesi sağlanır. Böylece üretilen 84.95nm büyüklüğünde XUV alanı üretilir. Üretilen alan güçlü bir laser alanıdır. Yüksek enerjili kaynakalrı elde edebilmek için $|3\rangle$ enerji seviyesi yarı kararlı olmalıdır. Yarı kararlı olamasının nedeni uyarılmış yayma olasılığını arttırmak içindir.

Bir diğer farklılıksa odaklanmanın farklı olmasıdır. XUV bölgesinde alan üretmek için çok küçük odaklanma gerekir.

Kullanılan Mathematica programında bazı deney değişkenleri değiştirilerek elde edilen sonuçlar birbirleriyle karşılaştırılıp XUV bölgesi için kullanılması gereken değerler araştırılmıştır. Mathematica programında kullanılan XUV şeması Şekil 4.1 de gösterilmiştir.

4.2. ETKİLEŞİMDE KULLANILAN DEĞİŞKENLER

4.2.1. Doppler Frekansının Hesaplanması

Doppler genişlemesi bir kaynak ile gözlemcinin hareketinden kaynaklanmaktadır. Kaynak gözlemciye yaklaştığında ölçülen frekans değeri artmakta iken uzaklaştığında azalmaktadır. Bu çalışmada kullanılan Doppler etkisi ise uyguladığımız alan frekansı ile atom arasında gözlenmektedir. v frekanslı radyasyon kaynağından $v\langle\langle c hızıyla uzaklaşan bir atom için radyasyon frekansının kaydığı gözlenmektedir [26].$

$$v' = v \ (1 \pm \frac{v}{c}) \tag{4.1}$$

Bu ifade Doppler etkisidir. Laser gibi bir radyasyon kaynağının kararlı bir atomun soğurma çizgisiyle frekansça tam rezonansta olmasının, hareketli bir atomdaki aynı soğurma çizgisiyle rezonansta olmayacağını ve frekansla $\delta v = (\frac{v}{c})v$ kadar kayma olacağını ifade etmektedir. Aynı şekilde atomun rezonansta olmayan soğurma çizgisi atomik hareketlilik sebebiyle alanla rezonans hale getirilebilir. Bir gazda bulunan atomlar farklı hızlar sergilemektedirler. Bu nedenle geniş bantlı rezonans frekansı verilen bir çizgiye eşlik edeceklerdir. Yani soğurma çizgisi Doppler etkisiyle genişleyecektir.

$$\frac{1}{2}Mv^2 = \frac{1}{2}kT$$
(4.2)

Yukarıdaki denklemde M, atomun kütlesi, T (K), sıcaklıktır. Denklem (4.2) den hız ifadesi Doppler ifadesinde yerine yazılırsa Doppler genişliği,

$$\Delta V_D = \frac{1}{\lambda} \left(\frac{8In2kT}{m}\right)^{\frac{1}{2}}$$
(4.3)

denklemiyle ifade edilmektedir.

Doppler etkisi uygulanan ışığın dalga boyu, ortamın sıcaklığı ve kullandığımız gazın dalga boyuna bağlı olarak değişmektedir. ν , birimi Hz dir. Açısal hız cinsinden yazılırsa,

$$\Delta \omega_{dop} = \frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{8In2kT}{m}\right)^{1/2} \tag{4.4}$$

denklemi bulunur.

 $\omega = 2\pi v$, birimi rad/sn olarak ifade edilir

Deneyde kullandığımız çiftlenim alanı için $\Delta \omega_{dop}$ hesaplamak için kullanacağımız değerler,

$$\lambda_{23} = 423.8 \times 10^{-9} \text{ m}$$

$$k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$$

$$T=293 \text{ K}$$

$$m=13.98 \times 10^{-26} \text{ kg}$$

$$\Delta \omega_{dop} = 2\pi \frac{1}{423.8 \times 10^{-9}} \sqrt{\frac{8 \ln 21.38 \times 10^{-23} 293}{13.98 \times 10^{-26}}}$$

$$\Delta \omega_{dop} = 5.93 \times 10^{9} \text{ rad/s}$$
(4.5)

olarak bulunur. Geçirgenliği elde edebilmemiz için bulduğumuz Doppler genişliğinin üstünde çiftlenim alanı uygulamamız gerekmektedir.

4.2.2. Rabi Frekansının Hesaplanması

İlk bölümdede söz edildiği gibi Rabi frekansı atomla ışık etkileşiminin ölçüsüdür. Ardışık seviyeler için Rabi salınımının frekansı aşağıdaki denklem ile gösterilmektedir.

$$\Omega = \frac{\mu_{ij}}{\hbar} \left| E(\omega_{ij}) \right| \tag{4.6}$$

Denklem (4.6) da görüldüğü gibi Rabi frekansını hesaplayabilmek için ilgili seviyeler için μ_{ij} , atomik dipol momentinin hesaplanması gerekmektedir. Atomik dipol moment A_{ij} Einstein katsayısına bağlı olarak ifade edilmektedir.

$$\mathbf{A}_{ij} = \frac{\boldsymbol{\omega}_{ij}^{3}}{3\pi\varepsilon_{0}\hbar c^{3}} \sum_{ij} \left| \langle i | r | j \rangle \right|^{2}$$
(4.7)

$$\omega_{ij} = \frac{2\pi c}{\lambda} \tag{4.8}$$

Denklem (4.7) de Denklem (4.8) ifadesi yazılırsa atomik dipol moment,

$$\boldsymbol{\mu}_{ij} = \left(\frac{3\pi\varepsilon_0 h\lambda^3}{16\pi^3 g} \mathbf{A}_{ij}\right)^{1/2} \tag{4.9}$$

olarak bulunur. g değeri 1 olarak alınır.

Çiftlenim alanı için atomik dipol momenti hesaplamak için kullandığımız sabitler,

$$A_{23} = 3 \times 10^{3} sn$$

$$g = 1$$

$$\lambda = 423.8 \times 10^{-9} m$$

$$\varepsilon_{0} = 8.854 \times 10^{-12} J^{-1} C^{2} m^{-1}$$

$$h = 6.626 \times 10^{-34} Js$$

$$c = 3 \times 10^{8} ms^{-1}$$

$$\mu_{23} = \sqrt{\frac{38.854 \times 10^{-12} 6.626 \times 10^{-34} (423.8 \times 10^{-9})^{3}}{16\pi^{3} 1}}$$

$$\mu_{23} = 9.04 \times 10^{-32} Cm$$

(4.10)

olarak hesaplanır.

Rabi frekansı denkleminde $E(\omega_{ij})$ uygulanılan ışık kaynağının elektrik alanıdır. Elektrik alanının puls enerjisine bağlı ifadesi denklemi,

$$E(\omega_{ij}) = \sqrt{\frac{2E_{puls}}{\pi r^2 t \varepsilon_0 c}}$$
(4.11)

t,uygulama süresidir. E_{pulse} , *t* süresince uygulanan puls enerjisidir. πr^2 ,odakladığımız alandır.

Doppler etkisini yenebilmek için gerekli olan minimum puls enerjisini bulabilmek için, denklem (4.12) kullanılırsa

$$E_{puls} = \left(\frac{\omega_{dop}\hbar}{\mu_{23}}\right)^2 \frac{\pi r^2 t \varepsilon_0 c}{2}$$
(4.12)

$$\omega_{dop} = 5.93 \times 10^9 \text{ rad/s}$$

$$\mu_{23} = 9.04 \times 10^{-32} Cm$$

$$t = 15 \times 10^{-9} s$$

$$r = 85 \times 10^{-6} m$$

$$\hbar = 1.054 \times 10^{-34} Js$$

$$c = 3 \times 10^8 m s^{-1}$$

$$E_{puls} = \left(\frac{5.93 \times 10^9 1.054 \times 10^{-34}}{9.04 \times 10^{-32}}\right)^2 \left(\frac{\pi (85 \times 10^{-6})^2 15 \times 10^{-9} 8.854 \times 10^{-12} 3 \times 10^8}{2}\right)$$
(4.13)

$$E_{puls} = 2.1262 \times 10^{-5} J$$

Bu sonuç Doppler etkisini yenebilmek için gerekli olan minimum puls enerjisini vermektedir. Bu değerin üstünde uygulanan enerji değerleri için Rabi frekansını hesaplanır ve böylece geçirgenlik elde edilir. Uyguladığımız alan enerjisi çok büyük olursa bu defada tüm atomlar bir üst enerji seviyesine geçer ve orda kalır. Ve salınım yapma imkanı olmaz buda geçirgenliği bozan etkiler arasına girmektedir.

Kullandığımız deney simülasyonunda uygulanılan puls enerjisi $E_{puls} = 0.5mJ$ dür. Yani Doppler etkisini yenebilecek güçte bir alandır. Yukarıdaki sonuçları kullanarak Rabi frekansını hesaplarsak ,

$$\Omega_{23} = \frac{\mu_{23}}{\hbar} \sqrt{\frac{2E_{puls}}{\pi r^2 t \varepsilon_0 c}}$$

$$\Omega_{23} = \frac{9.04 \times 10^{-32}}{1.054 \times 10^{-34}} \sqrt{\frac{2.5 \times 10^{-4}}{\pi 85 \times 10^{-6} 15 \times 10^{-9} 8.854 \times 10^{-12} 3 \times 10^8}}$$

$$\Omega_{23} = 2.852 \times 10^{10} \, rad \, / \, s$$

$$(4.14)$$

olarak bulunur. Bu değer Doppler etkisini yenecek kadar büyük bir değerdir. Rabi frekansını elde etmek için odaklamamız yüksek olması gerekmektedir.

Bu sayede yeterli verimi alırız. Kullandığımız deneyde odakladığımız alan çok küçük bir alandır mikrometre seviyesindedir.



Şekil 4.2. Laser ışığının odaklanması $\omega_l = \frac{\lambda f}{\pi r_s}$ (4.15)

 ω_l , mercek çapı. r_s , odaklanma çapı. Odaklanma ışığın dalga boyuna bağlıdır. Odaklanmayı arttırmak için tüm mercek çapı kullanılır.

4.2.3.Birim Hacimdeki Molekül Sayısının (NL) Hesaplanması

Deneyde kullandığımız diğer bir ifade ise kullanılan ortamdaki atomların yoğunluğudur. Birim hacimdeki molekül sayısı ortamın basıncına, sıcaklığına bağlı olarak değişir. İdeal gaz yasasından ortamdaki atom sayısının hangi değişkenlere bağlı olduğunu bulabiliriz.

$$PV = nRT$$
$$PV = \frac{N}{N_A}RT$$
(4.16)

 $k = \frac{R}{N_A}$, kullanılarak birim hacimdeki molekül sayısı aşağıdaki denklem ile

ifade edilir.

$$\frac{N}{V} = \frac{P}{kT}$$

$$\frac{N}{V} = \frac{nN_A}{V}$$
(4.17)

şeklinde ifade edilir. Bu ifade z ile yani kullanılan ortamın uzunluğu ile çarpılırsa birim alan başına düşen atom sayısını hesaplayabiliriz.

Deneyde kullandığımız değişkenleri yazarsak *NL* değerini bulabiliriz. Deney 3.5mbar basınç altında 293(K) sıcaklığında yapılmaktadır.

Bu değerler yerine yazılırsa, $NL = 8.6 \times 10^{21} molekül / cm^2$ olarak bulunur. Belli bir değerden sonra atom sayısını yani basıncı arttırırsak geçirgenlik azalmaktadır. Çünkü ortalama serbest yol düşmektedir. Ortamın uzunluğunu arttırırsak alandaki atom sayısı düşmektedir.

Geçirgenlik ortamın sıcaklığına bağlı olarak da değişmektedir. Ortamı yeterince soğutursak çarpışmalar azalacağından dolayı geçirgenliği arttırmamız kolaylaşır.

4.2.4.Çiftlenim ve Pompa Alanı

Oda sıcaklığında kripton gazında uyumcul etkileri gözlemleye bilmek için uygulanan laser alanı şiddeti, Doppler etkisini ve çizgi genişliğini yenecek kadar olması gerekmektedir. Bu nedenden dolayı puls laserleri sayesinde Doopler etkisini yenecek güçlü çiftlenim rabi frekansı elde edilmektedir. Yıkıcı girişim sayesinde elde edilen geçirgenlik etkisi için laser çizgi genişliği uyumcul olmayan çöküş teriminden daha az olması gerekmektedir. Etkileşim boyunca uyumculluğu bozan etkiler düşük olmalıdır. Pompa alanı dar bant genişliğine sahip olmalıdır.

Dört dalga karışımında yüksek çevirim verimliliği elde etmek için rezonanstan sapmaların aza indirgenmesi gerekir. XUV'de iyonizasyon limitinin üzerinde çalışılmaktadır. Görünür bölgede ışık kaynakları bulunmaktadır. Bu bölgede kristal ortamlarda çalışılmaktadır. Fakat XUV bölgesi için çalışma bölgesi farklıdır. Bunun için bu bölgede gaz ortamı kullanılmaktadır. Çalışmalarımızda Kripton gazı kullanılmaktadır. XUV bölgesi için çalışma alanı 85 nm'nin altındaki bölgedir.

423.5nm büyüklüğünde güçlü çiftlenim alanı uygulanarak EIT olayının gerçekleşmesi sağlanır. Böylece 84.95nm büyüklüğünde XUV alanı üretilir.

4.3.DENEY DEĞİŞKENLERİNİ KULLANARAK ELDE EDİLEN SONUÇLAR

XUV bölgesinde kullanılabilir kaynaklar elde edebilmek için Mathematica programını kullanarak deney simülasyonu gerçekleştirilmiştir. Deney simülasyonunda basınç, ortamın uzunluğu ve pompa enerjisi değiştirilerek grafikler elde edilmiştir. Grafikler elde edilirken Doppler ortalaması olduğu zaman ve Doppler ortalaması olmadığı zamanki durumlar incelenmiştir. Bu sayede aradaki farklılıklar gözlenmiştir.

4.3.1.Basınç Değişimi Sonucu Elde Edilen Sonuçlar

Kullanılan Mathematica programında ilk olarak bütün değişkenler sabit tutularak basınç değişimi ele alınmıştır. Basınç değiştirilerek güçlü çiftlenim alanı kullanılarak üretilen XUV ışığının yoğunluğunun çiftlenim alanına göre grafikleri elde edilmiştir. Grafiklerde Doppler ortalaması kullanıldığı durumlarda ve Doppler ortalaması kullanılmadığı durumlarda meydana gelen değişmeler incelenmiştir. 0.002 J 'lük çiftlenim alanı kullanılmıştır.



Şekil 4.3. Basınç 20×10^{-3} , 10×10^{-3} , 2×10^{-3} , 0.5×10^{-3} , 0.1×10^{-3} bar iken Doppler ortalaması kullanılarak elde edilen enerji yoğunluğu

Şekil 4.3 de basınç 20×10^{-3} bar değerinde iken yani basınç en yüksek olduğu zaman üretilen enerjinin yüksek olması beklenirken basınç 2×10^{-3} bar değerinde daha yüksek olduğu görülmüştür. Diğer değerler ise giderek azaldığı için üretilen enerjide 2.5×10^{12} arb.ünit değerinden 5×10^{12} arb.ünit değerine kadar düşmektedir. Eelde edilen şekiller Doppler ortalamasının olmadığı durumlar için geçerlidir. Doppler ortalaması kullanıldığında elde edilen Şekil 4.4 de gösterilmiştir.



Şekil 4.4. Basınç 20×10^{-3} , 10×10^{-3} , 2×10^{-3} , 0.5×10^{-3} , 0.1×10^{-3} bar iken Doppler ortalaması kullanılmadan elde edilen enerji yoğunluğu

Şekil 4.4 de Doppler ortalaması kullanılmadan sonuçlar elde edilmiştir. Doppler ortalaması kullanılmadığında üretilen XUV ışığının yoğunluğunun daha fazla olduğu gözlenmiştir. Şekil 4.3 de olduğu gibi Şekil 4.4 de 2×10^{-3} bar değerinde üretilen enerji yoğunluğu diğer değerlerden daha yüksektir. $20 \times 10^{-3}, 10 \times 10^{-3}, 0.5 \times 10^{-3}, 0.1 \times 10^{-3}$ bar değerleri kullanılarak elde edilen uyumcul ışığın yoğunluğu giderek azalmaktadır.



Şekil 4.5. Basınç 10×10^{-3} , 8×10^{-3} , 6×10^{-3} , 4×10^{-3} , 1×10^{-3} bar iken Doppler ortalaması kullanılarak elde edilen enerji yoğunluğu

Şekil 4.5 de Doppler ortalaması kullanılarak elde edilen basınç değeri yine en yüksek 2×10^{-3} bar değerindeyken gözlenmektedir. Basınç azaldıkça üretilen enerji azalmaktadır. Ama çiftlenim alanı değeri yani IR enerji değeri üretilen enerjinin maksimum olduğu durumda sağa doğru kaymakta yani artmaktadır.

Şekil 4.6 da ise Doppler ortalaması kullanılmadan elde edilen şekiller gösterilmektedir. Üretilen uyumcul enerji yoğunluğu Doppler frekansı kullanılmadığında daha yüksek değer aldığı gözlenmiştir. En yüksek değer basınç 2×10^{-3} bar olduğunda elde edilmiştir. Fakat çiftlenim alanı enerjisi sola doğru kaymıştır.



Şekil 4.6. Basınç 10×10^{-3} , 8×10^{-3} , 6×10^{-3} , 4×10^{-3} , 1×10^{-3} bar iken Doppler ortalaması kullanılmadan elde edilen enerji yoğunluğu

Şekil 4.6 da üretilen enerji 5×10^{12} arb ünit değeri kadardır. Yani Doppler ortalaması kullanılmadan daha yüksek enerji elde edilmiştir.



Şekil 4.7. Basınç 30×10^{-3} , 3×10^{-3} , 0.3×10^{-3} , 0.03×10^{-3} bar iken Doppler ortalaması kullanılarak elde edilen enerji yoğunluğu

Şekil 4.7 de basınç 30×10^{-3} bar değerinden 0.03×10^{-3} bar değerine düşmektedir. Basınç düştükçe üretilen uyumcul ışık enerjisinin düştüğü görülmektedir. Fakat yüksek değerde iken yani 30×10^{-3} bar değerinde iken 3×10^{-3} bar değerinden daha düşük değerdir. Bunun nedeni basıncı belli bir değerden sonra ne kadar arttırsak da yoğunluk yükselmemesidir. Yani belli bir sınır değerinin olmasıdır. Basıncı arttırdığımız zaman ortamdaki atomların hareket alanı daralmakta yani aldıkları yol azalmaktadır. Buda uyumculluğu bozan bir etki olduğu için üretilen enerji artmamaktadır.



Şekil 4.8 Basınç 30×10^{-3} , 3×10^{-3} , 0.3×10^{-3} , 0.03×10^{-3} bar iken Doppler ortalaması kullanılmadan elde edilen enerji yoğunluğu

Doppler ortalaması olmadan elde edilen şekilde üretilen enerji yoğunluğu Doppler ortalaması kullanılarak elde edilen şekilden daha fazladır. Çiftlenim enerjisi ise daha aza doğru yani sola doğru kayma göstermektedir.



Şekil 4.9. Basınç $30 \times 10^{-3}, 40 \times 10^{-3}, 50 \times 10^{-3}, 60 \times 10^{-3}, 70 \times 10^{-3}, 80 \times 10^{-3}$ bar iken Doppler ortalaması kullanılarak elde edilen enerji yoğunluğu

Şekil 4.9 da basınç değeri çok fazla arttırıldığında hepsinin üst üste geldiği gözlenmiştir. Bunun nedeni belli bir değerden sonra üretilen enerji sabit kalmıştır.



Şekil4.10 Basınç 30×10^{-3} , 40×10^{-3} , 50×10^{-3} , 60×10^{-3} , 70×10^{-3} , 80×10^{-3} bar iken Doppler ortalaması kullanılmadan elde edilen enerji yoğunluğu

Şekil 4.10 da Doppler ortalaması kullanılmadan elde edilen şekil gösterilmektedir. Üretilen enerji artmaktadır.



Şekil 4.11.Basınç 300×10^{-3} , 500×10^{-3} , 700×10^{-3} , 800×10^{-3} , 900×10^{-3} , 1000×10^{-3} bar iken Doppler ortalaması kullanılarak elde edilen enerji yoğunluğu

Şekil 4.11 de görüldüğü gibi Şekil 4.10 daki gibi sabit değerde enerji üretilmiştir. Doppler ortalaması olmadan elde edilen şekil ise Şekil 4.12 de gösterilmiştir.



Şekil4.12.Basınç 300×10⁻³, 500×10⁻³, 700×10⁻³, 800×10⁻³, 900×10⁻³,

1000×10⁻³ bar iken Doppler ortalaması kullanılmadan elde edilen enerji yoğunluğu
Şekil 4.12 ile Şekil 4.10 karşılaştırıldığında Doppler ortalaması kullanılmasa
dahi yine üretilen uyumcul ışığın değerinin değişmediği gözlenmiştir.

4.3.2. Pompa Enerjisi Değişimi

Kullanılan deney simülasyonunda pompa enerji değeri değiştirildi. Bu enerji elektronların taban durumundan 2. enerji seviyesine geçmesini sağlayan enerjidir. Programda bu değer 200×10^{-6} J olarak alınmıştır. Bu değer 100×10^{-6} J yapıldığında Doppler kaymaları olmadan elde edilen grafik Şekil (4.13)' de gösterilmiştir. Bu grafiğe göre Basıncın 2×10^{-3} bar değeri için üretilen yoğunluğun 5×10^{15} (arbt. unit)' dir. Basınç değeri 20×10^{-3} bar değerinden 0.1×10^{-3} bar değerine doğru azaldıkça yoğunlukta giderek azalmaktadır. Çünkü ortamda atomların hareketleri kolaylaştığı için yoğunluk azalmaktadır.



Şekil 4.13. UV enerji 100×10^{-6} J olarak alınınca Doppler ortalaması kullanılarak elde edilen enerji yoğunluğu

Şekil 4.14 de ise Doppler ortalaması kullanılmadan elde edilen şekil görülmektedir.



Şekil 4.14. UV enerji 100×10^{-6} J olarak alınınca Doppler ortalaması olmadan elde edilen enerji yoğunluğu

Şekil 4.14 de görüldüğü gibi Doppler ortalaması kullanıldığında enerji yoğunluğu daha azdır.

Ortama gönderilen enerjiyi giderek arttırdığımızda yani 100×10^{-5} J yaptığımızda aşağıdaki şekil elde edilir.



Şekil 4.15. UV enerji 100×10^{-5} J olarak alınınca Doppler ortalaması kullanılarak elde edilen enerji yoğunluğu

Şekilde de görüldüğü gibi ortama gönderilen enerji değeri arttıkça üretilen enerji yoğunluğu da artmaktadır. Yine basıncın artmasıyla enerji yoğunluğu da azalmaktadır. Doppler ortalaması kullanılmadığında ise Şekil 4.16 elde edilmektedir. Bu şekil diğer elde edilenlerden çok farklıdır. Çünkü ortama verilen enerjinin artmasıyla ortamda bulunan tüm atomların etkileşmesi zorlaşmaktadır. Birebir etkileşim olmadığında elde edilmek istenen verim giderek düşmektedir. Yani uyumculuk bozulmaktadır. Verilen enerjinin çok fazla olması durumunda ortam atomlarının hepsi üst enerji seviyesine geçmiş olabilir. Veya otoiyonizasyon yani iyonlaşma seviyesinin üstüne çıkmış olabilirler. Bu durumda da üretilen enerjinin uyumculuğu bozulmaktadır.



Şekil 4.16. UV enerji 100×10^{-5} J olarak alınınca Doppler ortalaması kullanılmadan elde edilen enerji yoğunluğu

Şekil 4.16 da Doppler ortalaması kullanılmadan elde edilen şekil görülmektedir. Üretilen enerji yoğunluğunun artığı gözlenmektedir.

Ortama gönderilen enerji değeri 200×10^{-7} yapıldığında gözlemlenen şekil aşağıda gösterilmiştir.



Şekil 4.17. UV enerji 200×10^{-7} J olarak alınınca Doppler ortalaması kullanılarak elde edilen enerji yoğunluğu

Enerji değerinin azalmasıyla üretilen enerjide azalmaktadır. Çünkü ortamın yoğunluğu azalmaktadır. Birebir etkileşim azalmaktadır. Doppler ortalaması kullanılmadan elde edilen şekil ise 4.18 de gösterilmektedir.



Şekil 4.18. UV enerji 200×10^{-7} J olarak alınınca Doppler ortalaması kullanılmadan elde edilen enerji yoğunluğu

Doppler ortalaması kullanılmadan elde edilen şekilde üretilen enerji yine artmaktadır. Fakat ayar enerjisi (IR) enerji değeri giderek azalmaktadır. Yani grafikte değerler sola kayma göstermektedir.



Şekil 4.19. UV enerji 200×10^{-7} J iken basıncın, ayar enerjisinin, enerjinin yoğunluğunun değişimi

Şekil 4.19 de ayar enerjisi üretilen enerji ve basıncın birlikte üç boyutlu şekli gösterilmektedir. Dalgalanmalar görülmektedir. Basınç azaldıkça üretilen enerji yoğunluğu artma göstermiştir. Bunun nedeni basınç arttıkça birebir etkileşiminde azalmasıdır. Basıncın çok fazla artışı uyumculuğu bozup çevirim verimliliğini azaltmaktadır.

4.3.3. Ortamın Uzunluğunun (z) Değişimi

Kullanılan deney simülasyonunda ortamın uzunluğu z değeri yani etkileşim bölgesinin uzunluğu 0.01 m olarak alınmıştır. Ortamın uzunluğunun değiştirilmesi, ortamdaki atomların arasındaki mesafenin değiştirilmesidir. Mesafe değiştirildikçe ortam atomlarının yoğunluğu değiştirilmiştir. Aşağıda z değeri 0.05 değerine değiştirildiğinde basınç değerinde ortam için 30×10^{-3} bar alınarak Doppler ortalaması kullanılarak ve kullanılmadığı durumlar için üretilen enerji değerleri karşılaştırılmıştır.



Şekil 4.20. z=0.05 değeri için basınç 30×10⁻³ bar değerinde üretilen enerji Deney simülasyonunda z değeri 0.01 m alınınca P=30×10⁻³ bar değeri için üretilen yoğunluk 2×10¹² (Arb. Units) olarak elde edilir . z değeri 0.05 yapıldığında elde edilen grafik Şekil (4.20) da gösterilmiştir. Burada görülmektedir ki Doppler ortalaması kullanılarak elde edilen şekilde üretilen uyumcul ışık yoğunluğu Doppler ortalaması kullanılmadan elde edilenden daha düşüktür. z değeri 0.01m değerindeyken elde edilen enerji değeri z=0.05m değerinden daha düşüktür.



Şekil 4.21. z=0.05m değeri için basınç 0.003×10^{-3} bar değerinde üretilen enerji

Şekil 4.21 de görülmektedir ki basıncın azalmasıyla üretilen enerji yoğunluğu azalmaktadır. Doppler ortalaması olmadan elde edilen şekilde üretilen enerji Doppler ortalaması kullanılarak elde edilen şekilden daha yüksektir. Şekil 4.21 de z=0.002 alındığında elde edilen sonuçlar görülmektedir.



Şekil 4.22. z=0.002 m değeri için basınç 30×10^{-3} bar değerinde üretilen enerji

Şekilde görüldüğü gibi z değerinin azalmasıyla ortamdaki atom yoğunluğu giderek artmaktadır. Bu da uyumculuğu olumsuz yönde etkilemektedir. Basınç değerini 0.003×10^{-3} bar değerine değiştirdiğimizde elde edilen sonuçlar Şekil 4.23 de gösterilmektedir. Basınç azaltılırsa üretilen enerji değeri de azalmaktadır. Çünkü ortama gönderilen enerji ile ortamdaki atomların birebir etkileşimi azalmaktadır.



Şekil 4.23. z=0.002 m değeri için basınç 0.003×10^{-3} bar değerinde üretilen enerji

z değerini daha da düşürürsek yani z=0.0005 değeri yaparsak elde edilen sonuç aşağıda gösterilmektedir.





Programda z değerini daha da küçülttüğümüzde yani z=0.0005 yapıldığında yoğunlukta Doppler ortalaması kullanıldığında elde edilen enerji bir miktar artmış fakat diğerinde yani Doppler ortalaması olmadığında elde edilen enerjide çok değişim olmamıştır. Basınç değerini düşürürsek elde edilen şekil Şekil 4.25 de gösterilmektedir. Basıncın azalmasıyla üretilen enerji yoğunluğu Doppler ortalaması varken daha da azaltmaktadır. z'nin yani etkileşim bölgesinin uzunluğunun azaltılması, birim hacim başına düşen parçacık sayısının artmasına yol açar. Parçacık başına düşen foton sayısının azalması da verimin düşmesine neden olmaktadır.



Şekil 4.25. z=0.0005 m değeri için basınç 0.003×10^{-3} bar değerinde üretilen enerji değeri

z değerini arttırdığımızda z= 1m yapıldığında elde edilen sonuç Şekil 4.26 de gösterilmektedir.



Şekil 4.26. z=1 m değeri için basınç 30×10^{-3} bar değerinde üretilen enerji

z değerinin çok fazla artması üretilen enerjide bir değişiklik yapmamaktadır. Aynen çok fazla z değerini azaltmak gibi arttırmakta üretilen enerjiyi arttırmada veya azaltmada rol oynamamaktadır. Çünkü belli bir değere ulaşıldıktan sonra çok etki yapmamaktadır.



Şekil 4.27. z=1 m değeri için basınç 0.003×10^{-3} bar değerinde üretilen enerji

Kullandığımız deney simülasyonunda basınç değişkendi. Farklı bir programda basınç yerine z değişken olarak belirlenmiş ve üretilen uyumcul ışığın IR enerjiye göre grafiği çizilmiştir. z değeri Doppler kaymaları ortalamaları alınarak z' nin sırası ile 250×10^{-3} m, 300×10^{-3} m, 400×10^{-3} m, 500×10^{-3} m, 600×10^{-3} m , 700×10^{-3} m değerleri için grafikler elde edildi. Şekil (4.28)' da z' nin bu değerleri için grafikler gösterilmektedir. Grafikler incelendiğinde z değeri arttıkça üretilen yoğunlukta bir tepe noktası oluşmadığı



Şekil 4.28. $z=250\times10^{-3}$ m, 300×10^{-3} m, 400×10^{-3} m, 500×10^{-3} m, 600×10^{-3} m, 700×10^{-3} m değerleri için Doppler kaymaları ortalaması olmadan elde edilen enerji yoğunluğu

Doppler ortalaması kullanılarak elde edilen sonuç ise Şekil 4.29 de gösterilmektedir.



Şekil 4.29. $z=250\times10^{-3}$ m, 300×10^{-3} m, 400×10^{-3} m, 500×10^{-3} m, 600×10^{-3} m, 700×10^{-3} m değerleri için Doppler kaymaları ortalaması kullanılarak elde edilen enerji yoğunluğu

Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi ortamın uzunluğu arttırıldığında üretilen enerji yoğunluğu artmaktadır.

4.3.4.Rabi Frekansının Doppler Ortalamasına Bağlı Değişimi

Kullandığımız deney simülasyonunda ortamın uzunluğu, basınç değerlerini değiştirerek uyumcul ışık üretilmektedir. Fakat elektromanyetik etkili geçirgenlik olayının gerçekleşebilmesi için uygulanan güçlü laser alanının Rabi frekansının Doppler katsayısını geçmesi gerekmektedir. Yani $\Omega_c \ge n\gamma_{Doppler}$ şartının sağlanması gerekmektedir. Bu orantının belirlenmesi için Marthematica programın da başka bir deney simülasyonu hazırlanmıştır. Bu deney simülasyonunda geçirgenliğin sağlanabilmesi için gerekli n değeri araştırılmıştır. Programda gerekli değerler yerine yazıldığında elde edilen bazı n değerleri için grafikler aşağıda gösterilmiştir.

Şekil 4.30 da n=0.1 için elde edilen soğurma yani geçirgenlik şekli gösterilmektedir. Programda $\text{Im }\chi^{(1)}$ soğurmayı temsil etmektedir. $\text{Im }\chi^{(1)}$ 'in sapma / γ_{dop} 'e göre grafiği geçirgenliği vermektedir.



Şekil 4.30. n= 0.3 için soğurma

Görülmektedir ki n=0.3 değerinde geçirgenlik elde edilmemektedir. n değerini arttırdığımızda yani n=0.6, n=1.2, n=2.4, n=4.8, n=9.6 yapıldığında elde edilen geçirgenlik grafikleri aşağıda gösterilmektedir.



Şekil 4.31. n= 0.6 için soğurma


Şekil 4.32. n= 1.2 için soğurma



Şekil 4.33. n= 2.4 için soğurma



Şekil 4.34. n= 4.8 için soğurma



Şekil 4.35. n= 9.6 için soğurma

Grafiklerde görülmektedir ki n=0.6 değerinden itibaren geçirgenlik elde edilmeye başlamaktadır. Yani soğurma sıfıra doğru yaklaşmaktadır. n=9.6 değerinde ise tam olarak geçirgenlik görülmektedir. $\Omega_c \ge n\gamma_{Doppler}$ ifadesinde de görüldüğü gibi geçirgenlik için Rabi frekansı Doppler frekansında büyük olmalıdır. n=0.6, n=1.2, n=2.4, n=4.8, n=9.6 değerleri için yayılma grafiklerini de aynı programda elde etmek mümkündür.



Şekil 4.36. n=0.6 için yayılma

Programda Re $\chi^{(1)}$ 'in *sapma | \gamma_{dop}*'ya oranı yayılmayı temsil etmektedir. Aşağıda n=0.6, n=1.2, n=2.4, n=4.8, n=9.6 değerleri için yayılma grafikleri gösterilmektedir.



Şekil 4.37. n=1.2 için yayılma



Şekil 4.38. n=2.4 için yayılma



Şekil 4.39. n=4.8 için yayılma



Şekil 4.40. n=9.6 için yayılma

n=1.2 değeri için yayılma başlamaktadır. n=4.8 değerinde ise artmıştır.

5. SONUÇLAR ve ÖNERİLER

Tez çalışmasında frekans yükseltgenmesi sürecinde, dört dalga karışımında kuantum girişimi yoluyla, kripton gazı ortamında Elektromanyetik Etkili Geçirgenlik (EIT) olayı ile Extreme Ultra-Violet (XUV) bölgesinde özelikle 85nm dalga boyunda kullanılabilir laser kaynakları elde etmeye çalışılmıştır. 85 nm dalga boyunda kullanılabilir laser kaynakları elde etmek ülkemiz şartlarında mali açıdan zor olmaktadır. Kullanılan deney aletleri milyon dolar seviyelerinde olduğu için deney çalışması bilgisayar simülasyonunda yapılmaktadır. Bu nedenle Mathematica programında ilgili parametreler için farklı deney simülasyonları kullanılarak 4.bölümde bazı sonuçlar elde edildi. Elde edilen grafikler incelenerek XUV bölgesi için kullanılması gereken parametreler elde edilmiştir.

4. bölümde incelenen ilk parametre Doppler frekansıdır. Doppler frekansı önemli bir parametredir. Çünkü EIT yoluyla XUV bölgesinde kullanılabilir laser kaynakları elde etmek için uyguladığımız çiflenim alanının Rabi frekansı Doppler frekansını yenecek büyüklükte olmalıdır. Denklem 4.5' te Doppler frekansının ortamın sıcaklığına ve uygulanılan alanının dalga boyuna bağlılığı görülmektedir. Gerekli hesaplama yapıldığında XUV bölgesi için $4p^55p[0,1/2]_{0}$ ile $17s^{0}[1/2]_{1}$ enerji seviyeleri arası için Doppler frekansı $\Delta \omega_{dop} = 5.93 \times 10^{9}$ rad/sn olarak hesaplanmıştır. Rabi frekansının hesaplanması için Denklem 4.6 kullanılmıştır. Bu denklemde öncelikle ilgili seviye için atomik dipol moment hesaplanmıştır. $\mu_{23} = 9.04 \times 10^{-32} Cm$ olarak elde edilmiştir. Denklem 4.6 da $E(\omega_{ii})$ uygulanılan ışık kaynağının elektrik alanıdır. Elektrik alanının puls enerjisine bağlı ifadesi (denklem 4.11) kullanılarak Doppler etkisini yenmek için gerekli minimum enerji değeri $E_{pulse} = 2.1262 \times 10^{-5} J$ olarak elde edilmiştir. Puls enerjisi ve atomik dipol moment verileri kullanılarak Rabi frekansı elde edilmistir. $\Omega_{23} = 2.852 \times 10^{10} \, rad / s$ olarak Rabi frekansı hesaplanmıştır. Hesaplamalar sonucu görülmektedir ki uyumcul ışık elde edebilmek için Rabi frekansı Doppler frekansından daha büyüktür. Deney simülasyonunda kullanılan başka bir parametre ise ortamdaki atomların yoğunluğudur. Birim hacimdeki molekül sayısı ortamın basıncına, sıcaklığına bağlı olarak değişmektedir. Denklem 4.17 kullanılarak NL değeri hesaplandığında elde edilen sonuç $NL = 8.6 \times 10^{21} molekül / cm^2$ dir.

Belli bir değerden sonra atom sayısını yani basıncı arttırırsak geçirgenlik azalmaktadır. Yani uyumculuk ortadan kalkmaktadır. 4. bölümde NL, Rabi frekansı ve Doppler frekansı Mathematica programında kullanılan deney simülasyonunda yerine konulduğunda ve basınç, ortamın uzunluğu, pompa enerjisi gibi parametreler değiştirildiğinde elde edilen grafikler gösterilmiştir.

Deney değişkenlerinin değiştirilmesinde ilk olarak bütün değerler sabit tutularak basıncın etkisi incelenmiştir. Programda ayar enerji 0'dan $2 \times 10^{-3} J$ değerine kadar 0.0005 aralıklarla artırılıp bazı basınç değerleri için grafikler çizdirildi. İlk olarak basınç $20 \times 10^{-3} bar, 10 \times 10^{-3} bar, 2 \times 10^{-3} bar, 0.5 \times 10^{-3} bar, 0.1 \times 10^{-3} bar$ değerleri için Doppler ortalaması kullanılarak XUV bölgesi için üretilen ışığın yoğunluğu 2.5×10^{12} (arbt.ünit) olarak şekil 4.3 de gösterilmiştir. Doppler ortalaması kullanılmadan elde edilen şekilde ise ışığın yoğunluk 5×10^{12} (arbt.ünit) olarak elde edilmiştir. Yukarıdaki sonuçta görülmektedir ki Doppler ortalamasının kullanılması üretilen ışığın yoğunluğunda bir azalmaya neden olmaktadır. Şekil 4.3 de en fazla değer basıncın $2 \times 10^{-3} bar$ değerinde iken elde edildiği görülmektedir. Diğer değerlerde üretilen ışığın yoğunluğu giderek düşmektedir. Fakat kullanılması gereken ayar yani pompa enerjisi giderek azalmaktadır. Basıncın giderek azalmasına bağlı olarak üretilen ışıkta azalmaktadır. Çünkü birim hacim başına düşen atom sayısı ile ortama gönderilen enerjinin birebir etkileşimi azalmaktadır. Basınç değeri 30×10^{-3} bar, 40×10^{-3} bar, 50×10^{-3} bar, 60×10^{-3} bar, 70×10^{-3} bar, 80×10^{-3} bar değerleri için elde edilen şekilde görülmektedir ki bütün grafikler üst üste gelmektedir. Yani belli bir basınç değerinden sonra üretilen enerji yoğunluğu sabit kalmaktadır. Doppler ortalaması kullanılmadan elde edilen enerji değeri 4×1012 (arbt.ünit) iken Doppler ortalaması kullanıldığında elde edilen enerji değeri 2×10^{12} arbt.ünit değerindedir. Burada da görülmektedir ki Doppler frekansı uyumcul ışık üretimi olumsuz yönde etkilemektedir. Basınç değerini daha arttırırsak 300×10^{-3} bar, $500 \times 10^{-3} bar, 700 \times 10^{-3} bar, 800 \times 10^{-3} bar, 900 \times 10^{-3} bar$ değerlerine kadar artırsak da XUV bölgesinde üretilen ışığın yoğunluğunda bir değişim olmamaktadır.

Basınç değişimi incelendikten sonra pompa enerjisi değişken olarak alınmıştır. Programda pompa enerji değeri 200×10^{-6} J olarak alınmıştır. Bu değer 100×10^{-6} J ' e azaltılırsa üretilen maksimum enerji yoğunluğu 5×10^{15} (arb. unit) olarak elde edilmiştir. 200×10^{-6} J değerindeyken üretilen enerji 2.5×10^{12} (arb.ünit) değerinde elde edilmişti. Buradan çıkarılacak sonuç pompa enerjisi artıkça üretilen uyumcul ışık yoğunluğu da artmaktadır. Doppler ortalaması olamadan elde edilen enerji yoğunluğu 1×10^{16} (arbt.ünit) değerindedir. Pompa enerjisini giderek arttırdığımızda 100×10^{-5} J yaptığımızda üretilen enerji yoğunluğu daha fazla artmaktadır. Şekil 4.15 de üretilen enerji yoğunluğu grafiğinde değişim diğerlerinden daha fazladır. Bu durumda uyumculuğun bozulma olasılığı yüksektir. Çünkü çok fazla pompa enerjisi ortamdaki atomları iyonlaşma enerjisinin üstüne gönderebilmektedir. Ortama gönderilen enerji değeri 100×10^{-7} yapıldığında yani pompa enerjisi biraz azaltıldığında yoğunlukta da azalma gözlenmektedir. Sekil 4.18 de ayar enerjisi üretilen enerji ve basıncın birlikte üç boyutlu şekli görülmektedir. Üretilen enerjinin ayar enerjisinin ve basıncın birlikte grafiği gösterilmekte dalgalanmalar dikkati çekmektedir.

Bir başka deney simülasyonunda diğer bütün değişkenler sabit tutulmuş ortamın uzunluğu değiştirilmiştir. Programda ortamın uzunluğu ilk başta 0.01m olarak alınmış daha sonra bu değerin altı ve üstü incelenmiştir. z değeri 0.05 m değerine yükseltildiğinde üretilen enerji yoğunluğu artmaktadır. Normalde azalması beklenirken z değerinin düşürülmesi uyumculuğu bozan bir etki olduğu için arttırılması sırasında üretilen enerji yoğunluğu artmıştır. Z değerini değiştirirken aynı zamanda basınç değerinde azalttığımızda bu durumda üretilen enerjinin aldığı görülmektedir. z değerinin çok fazla arttırılması yada azaltılması ise üretilen enerji değerinde bir değişim yapmamaktadır. z=1m ve z=0.0005 m yapmak üretilen enerjide bir değişim yapmamaktadır. farklı bir proğram kullanıldığında basınç yerine z değişken olarak belirlenmiş ve üretilen uyumcul ışığın IR enerjiye göre grafiği çizilmiştir. z değeri Doppler kaymaları ortalamaları alınarak z' nin sırası ile 250×10^{-3} m, 300×10^{-3} m, 400×10^{-3} m, 500×10^{-3} m, 600×10^{-3} m, 700×10^{-3} m değerleri için birlikte grafik elde edilmiştir. Burada görülmektedir ki z'nin çok fazla artmasında üretilen enerji için bir tepe noktası oluşmamaktadır. Doppler ortalaması kullanıldığında ise enerji yoğunluğu azalmaktadır ve tepe noktası bulunmaktadır.

XUV bölgesinde maksimum verim alabilmek için ortamın uzunluğu çok fazla azaltılmamalıdır. Atomların ortalama alacakları ortalama serbest yol azaltılmamalıdır. Bu çevirim verimliliğini olumsuz yönde etkilemektedir.

Geçirgenlik elde edebilmek için $\Omega_c \ge n\gamma_{Doppler}$ şartının sağlanması gerekmektedir. 4. bölümde geçirgenliğin elde edilebilmesi için n değerleri artırılmıştır ve n=0.6 değerinde yavaş yavaş soğurma sıfıra yaklaşmakta yani geçirgenlik elde edilmektedir. n=9.6 değerinde ise tam geçirgenlik elde edilmiştir. Uyumcul ışık üretimi için gerekli en önemli şart sağlanmış olur. Aynı proğramda yayılma grafiklerde incelenmiştir. n= 0.6 değerinde hiç yayılama gözlenmemiştir. n=1.2 değeri için yayılma başlamaktadır. n=4.8 değerinde ise artmıştır.

Yaptığımız çalışmalarda basınç, pompa enerjisi ve ortamın uzunluğu değişken olarak alınmıştır. Puls süresi değişimi, sıcaklık değişimi incelenmemiştir. Puls enerjisinin sıcaklığa bağlılığı denklemde görülmektedir. Puls enerjisi ise Rabi

frekansını etkilemektedir.
$$E_{puls} = \left(\frac{2\pi}{\lambda}\right)^2 \left(\frac{8In2kT}{m}\right) \left(\frac{\Omega_c \hbar}{\mu_{23}}\right)^2 \left(\frac{\pi r^2 t \varepsilon_0 c}{2}\right)$$
 ayrıca bu

denklemde kütle değişimi de söz konusudur. Biz çalışmalarımızı kripton gazında yaptık. Bu deneyler yüksek kütle veya düşük kütle değerli gazlar içinde yapıldığında elde edilen sonuçlar incelenebilir. Çünkü etkileşim bölgesi tamamen değişmektedir. Buda dalga boyunu yani Rabi frekansını değiştirmektedir. Bu sayede yeni bir deney düzeneği yaratılabilir.

Puls süresinin değişimi ise pompa enerjisinin yoğunluğunu arttırıp azatlığı için önemli bir parametre olabilir. Buna benzer bir etkide odaklanma alanının arttırılıp azaltılmasında da karşılaşılabilir. Odaklanmayı arttırmak demek yayılmayı azaltmak demektir. Yani maksimum verimi elde etmek için önemli bir parametredir.

KAYNAKLAR

- Harris, S. E. "Electromagnetically Induced Transparency", Phys. Rev. Lett. 31.36 (1997)
- [2] Alzetta, G. Gozzini, A. Moi, L. Orriols, G. Cimento, N. "An experimental methode for the observation of R.F: transitions and laser beats resonances in orientated Na vapour "B 36, 5 (1976)
- [3] Boller, K. J., Imamaoğlu, A. and Harris, S.E. "Observation of Electromagnetically Induced Transparency", Phys. Rev. Lett. 66, 20, 2593 (1991)
- [4] Hahn, K.H., King, D.A. and Harris, S.E "Nonlinear Generation of 104.8-nm Radiation an Absorbtion Window in Zine" Phys. Rev. Lett. 22 2777 (1990)
- [5] Harris, S.E., Field, J.E., Imamoğlu, A. Phys. Rev. Lett. 64 .1107 (1990)
- [6] Zhang, G.Z. Tokaryk, D.W., Stoicheff B.P and Hakuta,K. "Nonlinear Generation of Extreme-ultraviolet Radiation in Atomic Hydrogen Using Electromagnetically Induced Transparency" Phys. Rev. A. 1.813 (1996)
- [7] Anscombe, M.P. Nalda, R.de Küçükkara I.and.Marangos, J.P "Role of atomic Coherence Effect in Four Wave Mixing Using Autoionizing Resonances" Phys. Rev.A.68,043810 (2003)
- [8] Wilson J., Hawkes, J. F. B. "Laser Principles and Aplications", 108, 90, (1998)
- [9] Thore, A.P., Chapman and Hall "Spectrophysics", New York (2nd Ed.), (1988)
- [10] Silfvast,W.T."Laser Fundamentals", CambridgeUniversityPress, Cambridge, (1996)
- [11] Svelto, O. "Principle of Lasers", Plenum, Press New York, (3ndEd), (1989)
- [12] Scully,M. O. and Zubairy, M. S. "Quantum Optics", Cambridge University Pres, (1997).
- [13] Shore, B. W. "The Theory of Coherent Atomic Excitation" (Vol. 1 and 2) John and Sons, Newyork, (1990).
- [14] Connerade, J.P. "Highly Exicited Atoms", Cambridge University Press, Cambridge, (1998)

- [15] Fano,U. "Effect of Configuration Interaction on Intensity and Phase-Shift" Phys.Rev.,124, 1866 (1961)
- [16] Atkins, P. W. "Moleculer Quantum Mechanics", Oxford University Pres, Oxford, (3rd Ed.), (1997)
- [17] Knight, P. L., Miloni, P. W. "The Rabi Frequency in Optical Spektra", Phys. Ret. 66, 21, (1980).
- [18] Miloni, P.W, "Lasers ", John Wiley and Sons, NewYork , (1988)
- [19] Autler,S.H. and Townes,C.H. "Stark Effect in Rapidly Variying Field", Phys. Rev., 100, 703 (1955)
- [20] Reintjes, R.F. "Nonlinear Optical Parametric Process in Liquids and Gases" Academic Pres (1984)
- [21] Yariv, A. "Optical Electronics", 3ed.Holt-saundeers, Newyork, (1985)
- [22] Rabi I., Ramsey, N.F. and Schwinger, J.Rev .Mod. Phys. 26.1677 (1954)
- [23] Petch,J.C., Kettel,C.H. Knight,P.I and Marangos,J.P. "Role of Electromagnetically Induced Transparency in resonant Four Wave Mixing Scheme",Phys. Rev. Lett.1.53 (1995)
- [24] Dorman, C. "Electromagnetically Induced Transparency in Nonlinear Optics", Ph.D.Thesis, Imperial Colage of Science Technology and Medicine (1998)
- [25] Hofsaess, D. "Atomic Data and Nucleara Data Tables", 24 285 (1979)
- [26] Miloni, P. W. "Lasers" United State of America 731 s.711 (1988)

ÖZGEÇMİŞ

1981 yılında Elbistan da doğdum. İlk ve ortaokulu Malatya da, liseyi Mersinde okudum. 2000 yılında girdiğim Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik bölümünü 2004 yılında üçüncülükle bitirdim. 2004 yılında girdiğim Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik bölümü yüksek lisans programına devam etmekteyim.